

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigt mit dieser **Akkreditierungsurkunde**, dass das Kalibrierlaboratorium

Rohde & Schwarz Meßgerätebau GmbH
Mühdorfstraße 15, 81671 München

die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für die in der Anlage zu dieser Urkunde aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten erfüllt. Dies schließt zusätzliche bestehende gesetzliche und normative Anforderungen an das Kalibrierlaboratorium ein, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 16.01.2024 mit der Akkreditierungsnummer D-K-15195-01.
Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 48 Seiten.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: **D-K-15195-01-00**

Berlin, 16.01.2024

Im Auftrag Dr. Florian Witt
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV. Die DAkKS ist als nationale Akkreditierungsbehörde gemäß Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008 und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemäß Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser Verordnung von den nationalen Behörden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 16.01.2024

Ausstellungsdatum: 16.01.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Rohde & Schwarz Meßgerätebau GmbH
Mühlendorfstraße 15, 81671 München

mit den Standorten

Rohde & Schwarz Meßgerätebau GmbH
Rohde-und-Schwarz-Straße 1, 87700 Memmingen

Rohde & Schwarz Meßgerätebau GmbH
Graf Zeppelin-Straße 18, 51147 Köln

Rohde & Schwarz Meßgerätebau GmbH
Spidrova 49, 38501 Vimperk, Tschechien

Rohde & Schwarz Meßgerätebau GmbH
Avenida de Manoteras 64, 28050 Madrid, Spanien

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische Messgrößen

Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen

- Gleichspannung ^{a)}
- Wechselspannung ^{a)}
- Gleichstromstärke ^{a)}
- Wechselstromstärke ^{a)}
- Gleichstromwiderstand ^{a)}
- AC/DC Transfer
- Kapazität ^{a)}

Zeit und Frequenz

- Zeitintervall ^{a)}
- Frequenz ^{a)}

Hochfrequenzmessgrößen

- HF-Spannung ^{a)}
- HF-Leistung ^{a)}
- HF-Dämpfung ^{a)}
- HF-Impedanz (Reflexionskoeffizient) ^{a)}
- Streuparameter ^{a)}
- HF-Rauschen
- Pulsförmige Messgrößen ^{a)}
- Modulationsmessgrößen ^{a)}
- Antennenmessgrößen ^{a)}
- Anstiegszeit ^{a)}

^{a)} auch Vor-Ort-Kalibrierung und mobiles Laboratorium

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Memmingen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen		
Gleichspannung Quellen, Messgeräte	1 V; 1,018 V 10 V		$2 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $1 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U: Messwert		
	0 V bis 500 V > 500 V bis 1 kV		$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$ $16 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
Gleichstromstärke Messgeräte	0 μA bis 10 μA > 10 μA bis 220 mA > 220 mA bis 2,2 A		1 nA $0,1 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,14 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I: Messwert		
	Quellen	0 μA bis 10 μA > 10 μA bis 100 mA > 100 mA bis 60 A	1 nA $0,1 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I$			
Gleichstromwiderstand Widerstände, Messgeräte	0 Ω bis 100 k Ω > 100 k Ω bis 1 M Ω > 1 M Ω bis 10 M Ω > 10 M Ω bis 100 M Ω > 100 M Ω bis 1 G Ω		$15 \cdot 10^{-6} \cdot R + 60 \mu\Omega$ $20 \cdot 10^{-6} \cdot R + 2 \Omega$ $60 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,1 \text{ k}\Omega$ $0,6 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $5,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R: Messwert		
	Wechselspannung Messgeräte	1 mV bis 220 V	10 Hz bis < 20 Hz 20 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,40 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $0,20 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $0,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$	U: Messwert	
		1 mV bis 22 V	> 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 18 \mu\text{V}$ $1,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$		
		> 22 V bis U_{MAX}	> 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \text{ mV}$ $5,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 30 \text{ mV}$ $8,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \text{ mV}$		$U_{\text{MAX}} : 22 \cdot 10^6 \cdot \text{V Hz} / f [\text{Hz}]$
		> 220 V bis 1 kV	15 Hz bis 50 Hz > 50 Hz bis 1 kHz	$0,40 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$ $0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$		
Quellen	1 mV bis 3,5 V	10 Hz bis 30 Hz > 30 Hz bis 120 Hz > 120 Hz bis 120 kHz > 120 kHz bis 2 MHz > 2 MHz bis 10 MHz > 10 MHz bis 20 MHz > 20 MHz bis 30 MHz > 30 MHz bis 50 MHz	$3,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $1,6 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $11,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $25,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 15 \mu\text{V}$ $40,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 15 \mu\text{V}$	Spannung an 50 Ω		
		10 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 1 MHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $0,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $5,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $12,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$			

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Memmingen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Quellen	> 10 mV bis 100 V	10 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1 MHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu V$ $0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu V$ $1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu V$ $4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu V$ $11,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu V$	U: Messwert
	> 100 V bis 700 V	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 mV$ $1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 mV$ $3,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 mV$	
Wechselstromstärke Messgeräte	100 μA bis 220 μA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 16 nA$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 10 nA$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 nA$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,1 \mu A$	I: Messwert
	> 220 μA bis 2,2 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 nA$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35 nA$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 110 nA$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \mu A$	
	> 2,2 mA bis 22 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 400 nA$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 350 nA$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 550 nA$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5 \mu A$	
	> 22 mA bis 220 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4 \mu A$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,5 \mu A$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,5 \mu A$ $0,47 \cdot 10^{-3} \cdot I + 10 \mu A$	
	> 220 mA bis 2,2 A	20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35 \mu A$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 80 \mu A$ $7,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 160 \mu A$	
	> 2,2 A bis < 3 A	10 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 100 \mu A$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 100 \mu A$ $6,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 mA$ $28 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5 mA$	
	3 A bis < 11 A	45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 mA$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 mA$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 16 nA$	
	Quellen	100 μA bis 1,2 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 10 kHz	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Memmingen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Quellen	> 1,2 mA bis 120 mA	> 10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 10 kHz	$6,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \mu\text{A}$ $3,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \mu\text{A}$ $2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \mu\text{A}$	I: Messwert
	> 120 mA bis 1 A	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$6,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \mu\text{A}$ $3,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \mu\text{A}$ $2,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \mu\text{A}$ $4,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \mu\text{A}$	
Frequenz Oszillatoren Messgeräte	0,1 MHz		$5 \cdot 10^{-12} \cdot f$	f: Messwert U_{TRIG} : Trigger- Unsicherheit
	1 MHz			
	5 MHz			
	10 MHz			
	0,1 mHz bis 110 GHz		$\sqrt{(1 \cdot 10^{-10} \cdot f)^2 + U_{\text{TRIG}}^2}$	
Zeitintervall	1 ns bis 100 s		$\sqrt{(1 \text{ ns})^2 + (1 \cdot 10^{-10} \cdot t)^2 + U_{\text{TRIG}}^2}$	t: Messwert
HF-Leistung Quellen mit Korrektur der Fehlanpassung	100 μW bis 10 mW	> DC bis 1 MHz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert PC Type-N ²⁾ bis 18 GHz WG R220 ²⁾ WG R320 ²⁾ WG R400 ²⁾ WG R620 ²⁾ WG R620 ²⁾ WG: R900 ²⁾ WG: R900 ²⁾
		> 1 MHz bis 50 MHz	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 100 MHz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2,5 GHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		2,5 GHz bis 8 GHz	$6,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12,4 GHz	$7,7 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12,4 GHz bis 18 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		18 GHz bis 26,5 GHz	$5,3 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		26,5 GHz bis 40 GHz	$5,6 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		40 GHz bis 50 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		50 GHz bis 67 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 67 GHz bis 75 GHz	$32 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		75 GHz bis 95 GHz	$32 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
> 95 GHz bis 110 GHz	$33 \cdot 10^{-3} \cdot P$			
HF-Leistungssensoren mit Korrektur der Fehlanpassung	100 nW bis 10 μW	> DC bis 100 MHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert PC Type-N ²⁾ bis 18 GHz PC-3.5 ²⁾ bis 33 GHz PC-2.92 ²⁾ bis 40 GHz PC-2.4 ²⁾ bis 50 GHz PC-1.85 ²⁾ bis 67 GHz PC-1.00 ²⁾ bis 110 GHz
		> 100 MHz bis 2,5 GHz	$7,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2,5 GHz bis 4 GHz	$8,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 8 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12,4 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12,4 GHz bis 18 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 18 GHz bis 26,5 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 26,5 GHz bis 40 GHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Memmingen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistungssensoren mit Korrektur der Fehlanpassung	10 μ W bis 200 mW	> DC bis 1 MHz > 1 MHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,5 GHz 2,5 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $3,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $5,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $6,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert
	10 μ W bis 125 mW	> 67 GHz bis 75 GHz > 75 GHz bis 95 GHz > 95 GHz bis 110 GHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $41 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $43 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
HF-Leistung Quellen, Messgeräte mit Korrektur der Fehlanpassung	0,2 fW bis < 10 pW	> DC bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 fW bis < 10 pW	> 20 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 fW bis < 10 pW	> 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$43 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $49 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 pW bis < 100 nW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $26 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $34 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $43 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 pW bis < 100 uW	> 67 GHz bis 75 GHz > 75 GHz bis 95 GHz > 95 GHz bis 110 GHz	$45 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $47 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $49 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 nW bis 200 mW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $16 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $30 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 μ W bis 125 mW	> 67 GHz bis 75 GHz > 75 GHz bis 95 GHz > 95 GHz bis 110 GHz	$40 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $42 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $44 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 20 W	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 4 W	> 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,5 GHz > 12,5 GHz bis 18 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Memmingen

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
HF-Leistung Quellen, Messgeräte	> 200 mW bis 2 W	> 18 GHz bis 26.5 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert
	> 200 mW bis 1 W	> 26.5 GHz bis 40 GHz	$31 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 20 W bis 2 kW	> DC bis 1 GHz	$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Anzeigelinearität, Pegelabstand, Dämpfung	0 dB bis 21 dB	> DC bis 40 GHz	0,003 dB	A: Messwert
	> 21 dB bis 111 dB	> DC bis 40 GHz	$0,003 \text{ dB} + 0,0002 \cdot A$	
	> 111 dB bis 121 dB	> DC bis 40 GHz	0,03 dB	
	0 dB bis 11 dB	> 40 GHz bis 67 GHz	0,005 dB	
	> 11 dB bis 111 dB	> 40 GHz bis 67 GHz	$0,005 \text{ dB} + 0,0004 \cdot A$	
	0 dB bis 21 dB	75 GHz	0,005 dB	
	0 dB bis 60 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	$0,03 \text{ dB} + 0,001 \cdot A$	
	> 60 dB bis 80 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	0,6 dB	
	> 80 dB bis 90 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	1,8 dB	
		0 dB bis 10 dB	65 GHz bis < 70 GHz	0,11 dB
	0 dB bis 10 dB	70 GHz bis 85 GHz	0,10 dB	
HF-Transmission Phasenwinkel φ	-180 ° bis 180 °	> DC bis 100 MHz	0,5 °	Abhängig vom Dämpfungswert
		> 100 MHz bis 10 GHz	0,7 °	
		> 10 GHz bis 20 GHz	1,0 °	
		> 20 GHz bis 40 GHz	1,8 °	
		> 40 GHz bis 67 GHz	2,0 °	
		> 67 GHz bis 110 GHz	3,0 °	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Memmingen

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
HF-Impedanz Reflexionsfaktor	0,0 bis 0,4	> DC bis 10 GHz	0,0034	PC Type-N ²⁾ Γ : Betrag des komplexen Reflexionsfaktors
	> 0,4 bis 1,0	> DC bis 10 GHz	0,0015 + 0,005 · Γ	
	0,0 bis 0,4	> 10 GHz bis 18 GHz	0,0034	PC-3,5 ²⁾
	> 0,4 bis 1,0	> 10 GHz bis 18 GHz	0,01 · Γ	
	0,0 bis 0,4	> 18 GHz bis 33 GHz	0,0065	PC-2,9 ²⁾
	> 0,4 bis 1,0	> 18 GHz bis 33 GHz	0,001 + 0,013 · Γ	
	0,0 bis 0,4	> 33 GHz bis 40 GHz	0,011	PC-2,4 ²⁾ , PC-1,85 ²⁾
	> 0,4 bis 1,0	> 33 GHz bis 40 GHz	0,005 + 0,016 · Γ	
	0,0 bis 1,0	> DC bis 2 GHz	0,0035 + 0,0042 · Γ ²	
		> 2 GHz bis 10 GHz	0,0037 + 0,0050 · Γ ²	
> 10 GHz bis 20 GHz		0,0042 + 0,0069 · Γ ²		
> 20 GHz bis 30 GHz		0,0055 + 0,0101 · Γ ²		
> 30 GHz bis 40 GHz		0,0067 + 0,0120 · Γ ²		
> 40 GHz bis 50 GHz	0,0085 + 0,0151 · Γ ²			
> 50 GHz bis 67 GHz	0,0113 + 0,0183 · Γ ²			
0,0 bis 1,0	> DC bis 2 GHz	0,0036 + 0,0049 · Γ ²	PC-1,00 ²⁾	
	> 2 GHz bis 10 GHz	0,0036 + 0,0052 · Γ ²		
	> 10 GHz bis 20 GHz	0,0041 + 0,0068 · Γ ²		
	> 20 GHz bis 30 GHz	0,0049 + 0,0095 · Γ ²		
	> 30 GHz bis 40 GHz	0,0056 + 0,0117 · Γ ²		
	> 40 GHz bis 50 GHz	0,0063 + 0,0131 · Γ ²		
	> 50 GHz bis 67 GHz	0,0074 + 0,0173 · Γ ²		
	> 67 GHz bis 90 GHz	0,0093 + 0,0213 · Γ ²		
	> 90 GHz bis 110 GHz	0,0122 + 0,0280 · Γ ²		
> 110 GHz bis 114 GHz	0,0142 + 0,0331 · Γ ²			

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Memmingen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Impedanz Reflexionsfaktor	0,0 bis 1,0	50 GHz bis 75 GHz 60 GHz bis 90 GHz 75 GHz bis 110 GHz	$0,01 + 0,008 \cdot \Gamma $ $0,01 + 0,008 \cdot \Gamma $ $0,01 + 0,008 \cdot \Gamma $	Konnektor: R620 Konnektor: R740 Konnektor: R900
	0,0 bis 0,6	65 GHz bis < 70 GHz	0,027	Freiraumimpedanz
	> 0,6 bis 1,0	65 GHz bis < 70 GHz	0,032	
	0,0 bis 0,6	70 GHz bis 85 GHz	0,026	
	> 0,6 bis 1,0	70 GHz bis 85 GHz	0,029	
HF-Impedanz Phasenwinkel φ	- 180 ° bis 180 °	> DC bis 110 GHz	$U_s \cdot 180^\circ / \pi$	$U_s = \arcsin(U/ \Gamma)$ U: Unsicherheit des Reflexionsfaktors
Modulationsmessgrößen Amplitudenmodulation Modulationsgrad m	0,01 bis 1,0	> DC $f_{MOD} \leq 100$ kHz 100 kHz < $f_{MOD} \leq 1$ MHz 1 MHz < $f_{MOD} \leq 10$ MHz	$0,001 \cdot m + K$ $0,002 \cdot m + K$ $0,007 \cdot m + K$	m : Messwert f_{HF} = Trägerfrequenz f_{MOD} = Modulationsfreq. $f_{HF} > 5 \cdot f_{MOD}^3$
Frequenzmodulation Frequenzhub Δf	10 Hz bis 16 MHz	10 Hz < $f_{MOD} \leq 100$ kHz 100 kHz < $f_{MOD} \leq 200$ kHz 200 kHz < $f_{MOD} \leq 10$ MHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$ $5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	Δf : Messwert $f_{HF} > 5 \cdot (f_{MOD} + \Delta f)^3$
Phasenmodulation Phasenhub $\Delta \phi$	(10 Hz/ bis (16 MHz/ f_{MOD}) rad f_{MOD}) rad	10 Hz < $f_{MOD} \leq 100$ kHz 100 kHz < $f_{MOD} \leq 200$ kHz 200 kHz < $f_{MOD} \leq 10$ MHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$ $5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	$\Delta \phi$: Messwert $f_{HF} > 5 \cdot (f_{MOD} + \Delta \phi)^3$
Pulsförmige Messgrößen Anstiegszeit	7 ps bis 15 ps	Spannungsbereich abhängig von der Anstiegszeit	4 ps	t : Messwert
	> 15 ps bis 25 ps		3 ps	
	> 25 ps bis 100 ns		$40 \cdot 10^{-3} \cdot t + 2$ ps	
Pulsspektrum nach CISPR 16-1-1:2019	0,1 μ Vs bis 50 μ Vs	9 kHz bis 150 kHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot IS$	IS : Messwert
	3 nVs bis 1 μ Vs	150 kHz bis 30 MHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot IS$	
	0,4 nVs bis 200 nVs	30 MHz bis 1 GHz	$27 \cdot 10^{-3} \cdot IS$	
Antennenfaktor	durch Antennen vorgegeben	20 MHz bis 1 GHz mit Bodenreflexion	0,45 dB	Freifeldmessplatz nach 3-Antennemethode
		20 MHz bis < 10 GHz ohne Bodenreflexion	0,35 dB	
		10 GHz bis 18 GHz ohne Bodenreflexion	0,40 dB	
		20 MHz bis < 2 GHz 1 m Abstand	0,40 dB	Freifeldmessplatz Nach SAE ARP958
		2 GHz bis 18 GHz 1 m Abstand	0,55 dB	
		200 MHz bis 18 GHz 3-Antennemethode	0,60 dB	Vollabsorberhalle
Antennenfaktor (ECSM)	durch Antennen vorgegeben	9 kHz bis 30 MHz CISPR 16-1-6: 2022	1,2 dB	Monopolantennen ECSM-Verfahren
Antennenfaktor		Rahmenantennen Standardfeld-Verfahren		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Memmingen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phasenrauschen Oszillatoren Messgeräte	> -77 dBc/Hz ^{a)}	1 Hz ^{b)}	1,5 dB	Trägerfrequenz: 100 MHz bis 500 MHz ^{a)} Phasenrauschen bezogen auf Trägerpegel in dBc/Hz ^{b)} Offsetfrequenz bezogen auf Trägerfrequenz
	-85 dBc/Hz bis -77 dBc/Hz	1 Hz	2,5 dB	
	> -92 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	1,5 dB	
	-100 dBc/Hz bis -92 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	2,5 dB	
	> -106 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	1,5 dB	
	-114 dBc/Hz bis -106 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	2,5 dB	
	> -136 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	1,5 dB	
	-146 dBc/Hz bis -136 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	2,5 dB	
	> -160 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	1,5 dB	
	-168 dBc/Hz bis -160 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	2,5 dB	
	> -167 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	1,5 dB	
	-175 dBc/Hz bis -167 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	2,5 dB	
	> -174 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	1,5 dB	
	-182 dBc/Hz bis -174 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	2,5 dB	
	> -186 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	1,5 dB	
	-192 dBc/Hz bis -186 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	2,5 dB	
	> -64 dBc/Hz	1 Hz ^{b)}	1,5 dB	Trägerfrequenz 500 MHz bis 1 GHz
	-73 dBc/Hz bis -64 dBc/Hz	1 Hz	2,5 dB	
	> -82 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	1,5 dB	
	-90 dBc/Hz bis -82 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	2,5 dB	
	> -95 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	1,5 dB	
	-103 dBc/Hz bis -95 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	2,5 dB	
	> -123 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	1,5 dB	
	-131 dBc/Hz bis -123 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	2,5 dB	
	> -153 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	1,5 dB	
	-161 dBc/Hz bis -153 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	2,5 dB	
	> -170 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	1,5 dB	
-178 dBc/Hz bis -170 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	2,5 dB		
> -172 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	1,5 dB		
-180 dBc/Hz bis -172 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	2,5 dB		
> -172 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	1,5 dB	Trägerfrequenz: 1 GHz bis 3 GHz	
-180 dBc/Hz bis -172 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	2,5 dB		
> -55 dBc/Hz	1 Hz	1,5 dB		
-67 dBc/Hz bis -55 dBc/Hz	1 Hz	2,5 dB		
> -67 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	1,5 dB		
-79 dBc/Hz bis -67 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	2,5 dB		
> -85 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	1,5 dB		
-93 dBc/Hz bis -85 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	2,5 dB		
> -114 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	1,5 dB		
-122 dBc/Hz bis -114 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	2,5 dB		
> -146 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	1,5 dB		
-155 dBc/Hz bis -146 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	2,5 dB		
> -166 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	1,5 dB		
-174 dBc/Hz bis -166 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	2,5 dB		
> -168 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	1,5 dB		
-176 dBc/Hz bis -168 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	2,5 dB		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Memmingen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phasenrauschen Oszillatoren, Messgeräte	> -168 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	1,5 dB	Trägerfrequenz: 1 GHz bis 3 GHz
	-76 dBc/Hz bis -168 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	2,5 dB	
	> -49 dBc/Hz	1 Hz	1,5 dB	Trägerfrequenz: 3 GHz bis 6 GHz
	-57 dBc/Hz bis -49 dBc/Hz	1 Hz	2,5 dB	
	> -62 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	1,5 dB	
	-70 dBc/Hz bis -62 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	2,5 dB	
	> -76 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	1,5 dB	
	-84 dBc/Hz bis -76 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	2,5 dB	
	> -105 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	1,5 dB	
	-113 dBc/Hz bis -105 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	2,5 dB	
	> -138 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	1,5 dB	
	-146 dBc/Hz bis -138 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	2,5 dB	
	> -156 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	1,5 dB	
	-164 dBc/Hz bis -156 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	2,5 dB	
	> -158 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	1,5 dB	
	-166 dBc/Hz bis -158 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	2,5 dB	
	> -158 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	1,5 dB	Trägerfrequenz: 6 GHz bis 8 GHz
	-166 dBc/Hz bis -158 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	2,5 dB	
	> -54 dBc/Hz	1 Hz bis 10 Hz	1,5 dB	
	-62 dBc/Hz bis -54 dBc/Hz	1 Hz bis 10 Hz	2,5 dB	
	> -68 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	1,5 dB	
	-76 dBc/Hz bis -68 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	2,5 dB	
	> -95 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	1,5 dB	
	-103 dBc/Hz bis -95 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	2,5 dB	
	> -122 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	1,5 dB	
	-130 dBc/Hz bis -122 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	2,5 dB	
	> -138 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	1,5 dB	
	-146 dBc/Hz bis -138 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	2,5 dB	
	> -142 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	1,5 dB	
	-146 dBc/Hz bis -142 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	2,5 dB	
> -142 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	1,5 dB		
-150 dBc/Hz bis -142 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	2,5 dB		
> -142 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	1,5 dB		
-150 dBc/Hz bis -142 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	2,5 dB		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Vimperk (Tschechien)

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Quellen, Messgeräte	0 V bis 500 V		$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$	U: Messwert
	> 500 V bis 1 kV		$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
Gleichstromstärke Messgeräte	0 μA bis 10 μA		1 nA	I: Messwert
	> 10 μA bis 220 mA > 220 mA bis 2,2 A > 2,2 A bis 3 A > 3 A bis 11 A		$0,1 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,14 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,41 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,55 \cdot 10^{-3} \cdot I + 500 \mu\text{A}$	
Quellen	0 μA bis 10 μA > 10 μA bis 100 mA > 100 mA bis 60 A		1 nA $0,1 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Gleichstromwiderstand Widerstände, Messgeräte	0 Ω bis 100 k Ω		$15 \cdot 10^{-6} \cdot R + 60 \mu\Omega$	R: Messwert
	> 100 k Ω bis 1 M Ω		$20 \cdot 10^{-6} \cdot R + 2 \Omega$	
	> 1 M Ω bis 10 M Ω		$60 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,1 \text{ k}\Omega$	
	> 10 M Ω bis 100 M Ω		$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 100 M Ω bis 1 G Ω		$5,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
Wechselspannung Messgeräte	1 mV bis 220 V	10 Hz bis < 20 Hz	$0,40 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$	U: Messwert
		20 Hz bis 20 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$	
	1 mV bis 22 V	> 100 kHz bis 300 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 18 \mu\text{V}$	U _{MAX} : $22 \cdot 10^6 \cdot \text{V Hz} / f [\text{Hz}]$
		> 300 kHz bis 500 kHz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$	
		> 500 kHz bis 1 MHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$	
	> 22 V bis U _{MAX}	> 100 kHz bis 300 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \text{ mV}$	
		> 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$5,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 30 \text{ mV}$ $8,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \text{ mV}$	
	> 220 V bis 1 kV	15 Hz bis 50 Hz	$0,40 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	
> 50 Hz bis 1 kHz		$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$		
1 mV bis 3,5 V	10 Hz bis 30 Hz	$3,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$	Spannung an 50 Ω	
	> 30 Hz bis 120 Hz	$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$		
	> 120 Hz bis 120 kHz	$1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$		
	> 120 kHz bis 2 MHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$		
	> 2 MHz bis 10 MHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$		
	> 10 MHz bis 20 MHz	$11,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$		
	> 20 MHz bis 30 MHz	$25,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 15 \mu\text{V}$		
	> 30 MHz bis 50 MHz	$40,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 15 \mu\text{V}$		
Quellen	1 mV bis 10 mV	10 Hz bis 20 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$5,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 1 MHz	$12,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	
	> 10 mV bis 100 V	10 Hz bis 20 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$	
		> 100 kHz bis 300 kHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$	
		> 300 kHz bis 1 MHz	$11,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Vimperk (Tschechien)

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Quellen	> 100 V bis 700 V	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $3,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$	U: Messwert
Wechselstromstärke Messgeräte	100 µA bis 220 µA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 16 \text{ nA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 10 \text{ nA}$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 \text{ nA}$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,1 \text{ µA}$	I: Messwert
	> 220 µA bis 2,2 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 \text{ nA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35 \text{ nA}$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 110 \text{ nA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ µA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 400 \text{ nA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 350 \text{ nA}$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 550 \text{ nA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5 \text{ µA}$	
	> 22 mA bis 220 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4 \text{ µA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,5 \text{ µA}$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,5 \text{ µA}$ $0,47 \cdot 10^{-3} \cdot I + 10 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 2,2 A	20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35 \text{ µA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 80 \text{ µA}$ $7,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 160 \text{ µA}$	
	> 2,2 A bis < 3 A	10 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 100 \text{ µA}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 100 \text{ µA}$ $6,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ mA}$ $28 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5 \text{ mA}$	
	3 A bis < 11 A	45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ mA}$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ mA}$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 16 \text{ nA}$	
	Quellen	100 µA bis 1,2 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 10 kHz	
	> 1,2 mA bis 120 mA	> 10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 10 kHz	$6,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ µA}$ $3,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ µA}$ $2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ µA}$	
	> 120 mA bis 1 A	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$6,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ µA}$ $3,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ µA}$ $2,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ µA}$ $4,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ µA}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Vimperk (Tschechien)

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Kapazität	1,1 nF bis < 3,3 nF	10 Hz bis 3 kHz	$6 \cdot 10^{-3} \cdot C + 0,01 \text{ nF}$	C: Messwert
	3,3 nF bis < 11 nF	10 Hz bis 1 kHz	$2,8 \cdot 10^{-3} \cdot C + 0,01 \text{ nF}$	
	11 nF bis < 33 nF	10 Hz bis 1 kHz	$2,8 \cdot 10^{-3} \cdot C + 0,1 \text{ nF}$	
	33 nF bis < 110 nF	10 Hz bis 1 kHz	$2,8 \cdot 10^{-3} \cdot C + 0,1 \text{ nF}$	
	110 nF bis < 330 nF	10 Hz bis 1 kHz	$2,8 \cdot 10^{-3} \cdot C + 0,3 \text{ nF}$	
	0,33 µF bis < 1,10 µF	10 Hz bis 600 Hz	$2,8 \cdot 10^{-3} \cdot C + 1 \text{ nF}$	
	1,1 µF bis < 3,3 µF	10 Hz bis 300 Hz	$2,8 \cdot 10^{-3} \cdot C + 3 \text{ nF}$	
	3,3 µF bis < 11 µF	10 Hz bis 150 Hz	$2,8 \cdot 10^{-3} \cdot C + 10 \text{ nF}$	
	11 µF bis < 33 µF	10 Hz bis 120 Hz	$4,5 \cdot 10^{-3} \cdot C + 30 \text{ nF}$	
	33 µF bis < 110 µF	DC bis 80 Hz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot C + 100 \text{ nF}$	
	110 µF bis < 330 µF	DC bis 50 Hz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot C + 300 \text{ nF}$	
0,33 mF bis < 1,1 mF	DC bis 20 Hz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot C + 1 \text{ µF}$		
Frequenz Oszillatoren Messgeräte	0,1 MHz 1 MHz 5 MHz 10 MHz		$5 \cdot 10^{-12} \cdot f$	f: Messwert U_{TRIG} : Trigger- Unsicherheit
	0,1 MHz bis 110 GHz		$\sqrt{(1 \cdot 10^{-10} \cdot f)^2 + U_{\text{TRIG}}^2}$	
Zeitintervall	1 ns bis 100 s		$\sqrt{(1 \text{ ns})^2 + (1 \cdot 10^{-10} \cdot t)^2 + U_{\text{TRIG}}^2}$	t: Messwert
HF-Leistung HF-Leistungssensoren mit Korrektur der Fehlpassung	100 nW bis 10 µW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,4 GHz > 2,4 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $7,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert PC Type-N ²⁾ bis 18 GHz PC-3.5 ²⁾ bis 33 GHz PC-2.92 ²⁾ bis 40 GHz PC-2.4 ²⁾ bis 50 GHz PC-1.85 ²⁾ bis 67 GHz PC-1.00 ²⁾ bis 110 GHz
	10 µW bis 200 mW	> DC bis 1 MHz > 1 MHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,4 GHz 2,4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $3,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $5,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $6,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
HF-Leistung Quellen	1 mW 10 µW bis 200 mW	50 MHz > DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 1 GHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $5,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $6,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Vimperk (Tschechien)

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Quellen, Messgeräte mit Korrektur der Fehlpassung	0,2 fW bis < 10 pW	> DC bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert
	1 fW bis < 10 pW	> 20 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 fW bis < 10 pW	> 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$43 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $49 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 pW bis < 100 nW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $26 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $34 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $43 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 pW bis < 100 uW	> 67 GHz bis 75 GHz > 75 GHz bis 95 GHz > 95 GHz bis 110 GHz	$45 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $47 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $49 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 nW bis 200 mW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26.5 GHz > 26.5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $16 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $30 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 µW bis 125 mW	> 67 GHz bis 75 GHz > 75 GHz bis 95 GHz > 95 GHz bis 110 GHz	$40 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $42 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $44 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 20 W	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 4 W	> 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12.5 GHz > 12.5 GHz bis 18 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 2 W	> 18 GHz bis 26.5 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
> 200 mW bis 1 W	> 26.5 GHz bis 40 GHz	$31 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
Anzeigelinearität, Pegelabstand, Dämpfung	0 dB bis 21 dB	> DC bis 40 GHz	0,003 dB	A: Messwert
	> 21 dB bis 111 dB	> DC bis 40 GHz	$0,003 \text{ dB} + 0,0002 \cdot A$	
	> 111 dB bis 121 dB	> DC bis 40 GHz	0,03 dB	
	0 dB bis 11 dB	> 40 GHz bis 67 GHz	0,005 dB	
	> 11 dB bis 111 dB	> 40 GHz bis 67 GHz	$0,005 \text{ dB} + 0,0004 \cdot A$	
	0 dB bis 60 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	$0,03 \text{ dB} + 0,001 \cdot A$	
	> 60 dB bis 80 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	0,6 dB	
	> 80 dB bis 90 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	1,8 dB	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Vimperk (Tschechien)

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Transmission Phasenwinkel φ	- 180 ° bis 180 °	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 67 GHz > 67 GHz bis 110 GHz	0,5° 0,7° 1,0° 1,8° 2,0° 3,0°	Abhängig vom Dämpfungswert
HF-Impedanz Reflexionsfaktor	0,0 bis 0,4 > 0,4 bis 1,0	> DC bis 10 GHz > DC bis 10 GHz	0,0034 0,0015 + 0,005 · $ \Gamma $	PC Type-N ²⁾ $ \Gamma $: Betrag des komplexen Reflexionsfaktors
	0,0 bis 0,4 > 0,4 bis 1,0	> 10 GHz bis 18 GHz > 10 GHz bis 18 GHz	0,0034 0,01 · $ \Gamma $	
	0,0 bis 0,4 > 0,4 bis 1,0	> 18 GHz bis 33 GHz > 18 GHz bis 33 GHz	0,0065 0,001 + 0,013 · $ \Gamma $	PC-3,5 ²⁾
	0,0 bis 0,4 > 0,4 bis 1,0	> 33 GHz bis 40 GHz > 33 GHz bis 40 GHz	0,011 0,005 + 0,016 · $ \Gamma $	PC-2,9 ²⁾
	0,0 bis 1,0	> DC bis 2 GHz > 2 GHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 30 GHz > 30 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	0,0035 + 0,0042 · $ \Gamma ^2$ 0,0037 + 0,0050 · $ \Gamma ^2$ 0,0042 + 0,0069 · $ \Gamma ^2$ 0,0055 + 0,0101 · $ \Gamma ^2$ 0,0067 + 0,0120 · $ \Gamma ^2$ 0,0085 + 0,0151 · $ \Gamma ^2$ 0,0113 + 0,0183 · $ \Gamma ^2$	PC-2,4 ²⁾ , PC-1,85 ²⁾
	0,0 bis 1,0	> DC bis 2 GHz > 2 GHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 30 GHz > 30 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz > 67 GHz bis 90 GHz > 90 GHz bis 110 GHz > 110 GHz bis 114 GHz	0,0036 + 0,0049 · $ \Gamma ^2$ 0,0036 + 0,0052 · $ \Gamma ^2$ 0,0041 + 0,0068 · $ \Gamma ^2$ 0,0049 + 0,0095 · $ \Gamma ^2$ 0,0056 + 0,0117 · $ \Gamma ^2$ 0,0063 + 0,0131 · $ \Gamma ^2$ 0,0074 + 0,0173 · $ \Gamma ^2$ 0,0093 + 0,0213 · $ \Gamma ^2$ 0,0122 + 0,0280 · $ \Gamma ^2$ 0,0142 + 0,0331 · $ \Gamma ^2$	PC-1,00 ²⁾
	0,0 bis 1,0	50 GHz bis 75 GHz 60 GHz bis 90 GHz 75 GHz bis 110 GHz	0,01 + 0,008 · $ \Gamma $ 0,01 + 0,008 · $ \Gamma $ 0,01 + 0,008 · $ \Gamma $	Konnektor: R620 Konnektor: R740 Konnektor: R900
HF-Impedanz Phasenwinkel φ	- 180 ° bis 180 °	> DC bis 110 GHz	$U_s \cdot 180^\circ / \pi$	$U_s = \arcsin(U/ \Gamma)$ U : Unsicherheit des Reflexionsfaktors
Modulationsmessgrößen Amplitudenmodulation Modulationsgrad m	0,01 bis 1,0	> DC $f_{MOD} \leq 100$ kHz 100 kHz < $f_{MOD} \leq 1$ MHz 1 MHz < $f_{MOD} \leq 10$ MHz	0,001 · $m + K$ 0,002 · $m + K$ 0,007 · $m + K$	m : Messwert f_{HF} = Trägerfrequenz f_{MOD} = Modulationsfreq. $f_{HF} > 5 \cdot f_{MOD}^3$
Frequenzmodulation Frequenzhub Δf	10 Hz bis 16 MHz	10 Hz < $f_{MOD} \leq 100$ kHz 100 kHz < $f_{MOD} \leq 200$ kHz 200 kHz < $f_{MOD} \leq 10$ MHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$ $5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	Δf : Messwert $f_{HF} > 5 \cdot (f_{MOD} + \Delta f)^3$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Vimperk (Tschechien)

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phasenrauschen Oszillatoren, Messgeräte	-180 dBc/Hz bis -172 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	2,5 dB	Trägerfrequenz 500 MHz bis 1 GHz
	> -172 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	1,5 dB	
	-180 dBc/Hz bis -172 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	2,5 dB	Trägerfrequenz: 1 GHz bis 3 GHz
	> -55 dBc/Hz	1 Hz	1,5 dB	
	-67 dBc/Hz bis -55 dBc/Hz	1 Hz	2,5 dB	
	> -67 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	1,5 dB	
	-79 dBc/Hz bis -67 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	2,5 dB	
	> -85 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	1,5 dB	
	-93 dBc/Hz bis -85 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	2,5 dB	
	> -114 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	1,5 dB	
	-122 dBc/Hz bis -114 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	2,5 dB	
	> -146 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	1,5 dB	
	-155 dBc/Hz bis -146 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	2,5 dB	
	> -166 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	1,5 dB	
	-174 dBc/Hz bis -166 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	2,5 dB	
	> -168 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	1,5 dB	
	-176 dBc/Hz bis -168 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	2,5 dB	
	> -168 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	1,5 dB	
	-76 dBc/Hz bis -168 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	2,5 dB	Trägerfrequenz: 3 GHz bis 6 GHz
	> -49 dBc/Hz	1 Hz	1,5 dB	
	-57 dBc/Hz bis -49 dBc/Hz	1 Hz	2,5 dB	
	> -62 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	1,5 dB	
	-70 dBc/Hz bis -62 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	2,5 dB	
	> -76 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	1,5 dB	
	-84 dBc/Hz bis -76 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	2,5 dB	
	> -105 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	1,5 dB	
	-113 dBc/Hz bis -105 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	2,5 dB	
	> -138 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	1,5 dB	
	-146 dBc/Hz bis -138 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	2,5 dB	
	> -156 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	1,5 dB	
	-164 dBc/Hz bis -156 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	2,5 dB	
	> -158 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	1,5 dB	
	-166 dBc/Hz bis -158 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	2,5 dB	
> -158 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	1,5 dB		
-166 dBc/Hz bis -158 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	2,5 dB		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Vimperk (Tschechien)

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phasenrauschen Oszillatoren, Messgeräte	> -54 dBc/Hz	1 Hz bis 10 Hz	1,5 dB	Trägerfrequenz: 6 GHz bis 8 GHz
	-62 dBc/Hz bis -54 dBc/Hz	1 Hz bis 10 Hz	2,5 dB	
	> -68 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	1,5 dB	
	-76 dBc/Hz bis -68 dBc/Hz	3 Hz bis 10 Hz	2,5 dB	
	> -95 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	1,5 dB	
	-103 dBc/Hz bis -95 dBc/Hz	10 Hz bis 100 Hz	2,5 dB	
	> -122 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	1,5 dB	
	-130 dBc/Hz bis -122 dBc/Hz	100 Hz bis 1 kHz	2,5 dB	
	> -138 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	1,5 dB	
	-146 dBc/Hz bis -138 dBc/Hz	1 kHz bis 10 kHz	2,5 dB	
	> -142 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	1,5 dB	
	-146 dBc/Hz bis -142 dBc/Hz	10 kHz bis 100 kHz	2,5 dB	
	> -142 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	1,5 dB	
	-150 dBc/Hz bis -142 dBc/Hz	100 kHz bis 1 MHz	2,5 dB	
	> -142 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	1,5 dB	
-150 dBc/Hz bis -142 dBc/Hz	1 MHz bis 10 MHz	2,5 dB		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Quellen, Messgeräte	1 V; 1,018 V 10 V		$2 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $1 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U: Messwert
	0 V bis 1 kV > 1 kV bis 10 kV		$3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,2 \mu\text{V}$ $0,1 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	> 10 kV bis 20 kV		$6 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	> 20 kV bis 30 kV		$22 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
Gleichstromstärke Quellen, Messgeräte	1 μA bis 10 A > 10 A bis 200 A		$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I: Messwert
Gleichstromwiderstand Widerstände	1 Ω 10 k Ω		$2 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $2 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R: Messwert
	0,1 m Ω bis < 1 m Ω		$50 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 m Ω bis < 1 Ω		$10 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 Ω bis 100 k Ω		$3 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	> 100 k Ω bis 1 M Ω		$5 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	> 1 M Ω bis 10 M Ω		$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	> 10 M Ω bis 100 M Ω		$0,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 100 M Ω bis 1 G Ω		$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 1 G Ω bis 10 G Ω		$2 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	Messgeräte		0 Ω bis 20 Ω > 20 Ω bis 100 k Ω > 100 k Ω bis 1 M Ω > 1 M Ω bis 10 M Ω > 10 M Ω bis 100 M Ω > 100 M Ω bis 1 G Ω > 1 G Ω bis 10 G Ω	
Wechselspannung und AC/DC Transfer Quellen, Messgeräte	1 mV bis < 220 V	10 Hz bis < 20 Hz	$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$	U: Messwert
		20 Hz bis < 40 Hz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$	
		40 Hz bis 20 kHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1 \mu\text{V}$	
	1 mV bis 70 V	> 100 kHz bis 300 kHz	$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,5 \mu\text{V}$	
	1 mV bis 22 V	> 300 kHz bis 1 MHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$	
	220 V bis 1000 V	10 Hz bis < 20 Hz	$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz bis < 40 Hz	$0,1 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		40 Hz bis 20 kHz	$41 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
> 20 kHz bis 50 kHz		$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
> 50 kHz bis 100 kHz		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
> 1 kV bis 7 kV	45 Hz bis 60 Hz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
1 mV bis 7 V	1 MHz bis 2 MHz	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$	Spannung an 50 Ω	
	> 2 MHz bis 10 MHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \mu\text{V}$		
	> 10 MHz bis 20 MHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$		
	> 20 MHz bis 30 MHz	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$		
0,1 V bis 2 V	> 50 MHz bis 100 MHz	$4 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	> 100 MHz bis 200 MHz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	> 200 MHz bis 300 MHz	$7 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	> 300 MHz bis 500 MHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	> 500 MHz bis 1 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot U$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke und AC/DC-Transfer	1 mA bis 10 A	10 Hz bis < 10 kHz	$0,1 \cdot 10^{-3} \cdot I$	<i>I</i> : Messwert
Wechselstromstärke Quellen, Messgeräte	> 10 A bis 200 A	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 20 kHz	$3 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $5 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Kapazität	1 nF	1 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot C$	C: Messwert Substitutionsverfahren
	0,1 pF bis < 1 pF	50 Hz bis < 100 Hz 100 Hz bis < 200 Hz 200 Hz bis < 1 kHz 1 kHz bis 10 kHz	$0,1 \cdot C$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $1 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,4 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Direktmessverfahren mit Messbrücke
	1 pF bis < 10 pF	50 Hz bis < 100 Hz 100 Hz bis < 1 kHz 1 kHz bis 10 kHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $1 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	10 pF bis 100 pF	50 Hz bis < 1 kHz 1 kHz bis 10 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,1 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	100 pF bis < 50 nF	50 Hz bis 10 kHz	$0,1 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	50 nF bis 200 nF	50 Hz bis < 1 kHz 1 kHz bis 10 kHz	$0,1 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,4 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	200 nF bis < 1 µF	50 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,1 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,5 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	1 µF bis 5 µF	50 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 2 kHz > 2 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,1 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,4 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $3 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	5 µF bis 10 µF	50 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 2 kHz > 2 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,8 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $5 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	10 µF bis 100 µF	50 Hz bis 1 kHz	$3 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
Frequenz Oszillatoren Messgeräte	0,1 MHz 1 MHz 5 MHz 10 MHz		$5 \cdot 10^{-12} \cdot f$	<i>f</i> : Messwert <i>U</i> _{TRIG} : Trigger- Unsicherheit
	0,1 mHz bis 110 GHz		$\sqrt{(1 \cdot 10^{-10} \cdot f)^2 + U_{TRIG}^2}$	
Zeitintervall	1 ns bis 10 000 s		$\sqrt{(1 \text{ ns})^2 + (1 \cdot 10^{-10} \cdot t)^2 + U_{TRIG}^2}$	<i>t</i> : Messwert

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung HF-Leistungssensoren mit Korrektur der Fehlanspassung	100 nW bis 10 µW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,4 GHz > 2,4 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $7,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert PC Type-N ²⁾ bis 18 GHz PC-3.5 ²⁾ bis 33 GHz PC-2.92 ²⁾ bis 40 GHz PC-2.4 ²⁾ bis 50 GHz PC-1.85 ²⁾ bis 67 GHz PC-1.00 ²⁾ bis 110 GHz
	10 µW bis 200 mW	> DC bis 1 MHz > 1 MHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,4 GHz > 2,4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $3,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $5,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $6,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Quellen	1 mW	50 MHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 µW bis 200 mW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 1 GHz	$5,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $6,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Quellen, Messgeräte mit Korrektur der Fehlanspassung	0,2 fW bis < 10 pW	> DC bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 fW bis < 10 pW	> 20 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 fW bis < 10 pW	> 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$43 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $49 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 pW bis < 100 nW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $26 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $34 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $43 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 pW bis < 100 uW	> 67 GHz bis 75 GHz > 75 GHz bis 95 GHz > 95 GHz bis 110 GHz	$45 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $47 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $49 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Quellen, Messgeräte mit Korrektur der Fehlanspassung	100 nW bis 200 mW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26.5 GHz > 26.5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $16 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $30 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert
	10 µW bis 125 mW	> 67 GHz bis 75 GHz > 75 GHz bis 95 GHz > 95 GHz bis 110 GHz	$40 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $42 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $44 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 20 W	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 4 W	> 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12.5 GHz > 12.5 GHz bis 18 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 2 W	> 20 GHz bis 26.5 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 1 W	> 26.5 GHz bis 40 GHz	$31 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
ohne Korrektur der Fehlanspassung	> 20 W bis 2 kW	> DC bis 1 GHz	$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 20 W bis 500 W	> 1 GHz bis 4 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 4 W bis 500 W	> 4 GHz bis 10 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 4 W bis 100 W	> 10 GHz bis 18 GHz	$40 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 2 kW bis 10 kW	> DC bis 1 GHz	$41 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Anzeigelinearität Pegelabstand, Dämpfung	0 dB bis 21 dB	> DC bis 40 GHz	0,003 dB	A: Messwert
	> 21 dB bis 111 dB	> DC bis 40 GHz	$0,003 \text{ dB} + 0,0002 \cdot A$	
	> 111 dB bis 121 dB	> DC bis 40 GHz	0,03 dB	
	0 dB bis 11 dB	> 40 GHz bis 67 GHz	0,005 dB	
	> 11 dB bis 111 dB	> 40 GHz bis 67 GHz	$0,005 \text{ dB} + 0,0004 \cdot A$	
	0 dB bis 60 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	$0,03 \text{ dB} + 0,001 \cdot A$	
	> 60 dB bis 80 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	0,6 dB	
> 80 dB bis 90 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	1,8 dB		
HF-Transmission Phasenwinkel φ	- 180 ° bis 180 °	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 67 GHz > 67 GHz bis 110 GHz	0,5 ° 0,7 ° 1,0 ° 1,8 ° 2,0 ° 3,0 °	Abhängig vom Dämpfungswert

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Impedanz Reflexionsfaktor	0,0 bis 0,4	> DC bis 10 GHz	0,0034	PC Type-N ²⁾ Γ : Betrag des komplexen Reflexionsfaktors
	> 0,4 bis 1,0	> DC bis 10 GHz	0,0015 + 0,005 · Γ	
	0,0 bis 0,4	> 10 GHz bis 18 GHz	0,0034	PC-3,5 ²⁾
	> 0,4 bis 1,0	> 10 GHz bis 18 GHz	0,01 · Γ	
	0,0 bis 0,4	> 18 GHz bis 33 GHz	0,0065	PC-2,92 ²⁾
	> 0,4 bis 1,0	> 18 GHz bis 33 GHz	0,001 + 0,013 · Γ	
	0,0 bis 0,4	> 33 GHz bis 40 GHz	0,011	PC-2,4 ²⁾ , PC-1,85 ²⁾
	> 0,4 bis 1,0	> 33 GHz bis 40 GHz	0,005 + 0,016 · Γ	
0,0 bis 1,0	> DC bis 2 GHz	0,0035 + 0,0042 · Γ ²		
	> 2 GHz bis 10 GHz	0,0037 + 0,0050 · Γ ²		
	> 10 GHz bis 20 GHz	0,0042 + 0,0069 · Γ ²		
	> 20 GHz bis 30 GHz	0,0055 + 0,0101 · Γ ²		
	> 30 GHz bis 40 GHz	0,0067 + 0,0120 · Γ ²		
	> 40 GHz bis 50 GHz	0,0085 + 0,0151 · Γ ²		
> 50 GHz bis 67 GHz	0,0113 + 0,0183 · Γ ²			
0,0 bis 1,0	> DC bis 2 GHz	0,0036 + 0,0049 · Γ ²	PC-1,00 ²⁾	
	> 2 GHz bis 10 GHz	0,0036 + 0,0052 · Γ ²		
	> 10 GHz bis 20 GHz	0,0041 + 0,0068 · Γ ²		
	> 20 GHz bis 30 GHz	0,0049 + 0,0095 · Γ ²		
	> 30 GHz bis 40 GHz	0,0056 + 0,0117 · Γ ²		
	> 40 GHz bis 50 GHz	0,0063 + 0,0131 · Γ ²		
	> 50 GHz bis 67 GHz	0,0074 + 0,0173 · Γ ²		
	> 67 GHz bis 90 GHz	0,0093 + 0,0213 · Γ ²		
	> 90 GHz bis 110 GHz	0,0122 + 0,0280 · Γ ²		
> 110 GHz bis 114 GHz	0,0142 + 0,0331 · Γ ²			
0,0 bis 1,0	50 GHz bis 75 GHz	0,01 + 0,008 · Γ	Konnektor: R620 Konnektor: R740 Konnektor: R900	
	60 GHz bis 90 GHz	0,01 + 0,008 · Γ		
	75 GHz bis 110 GHz	0,01 + 0,008 · Γ		
HF-Impedanz Phasenwinkel φ	- 180 ° bis 180 °	> DC bis 110 GHz	$U_s \cdot 180^\circ / \pi$	$U_s = \arcsin(U / \Gamma)$ U: Unsicherheit des Reflexionsfaktors
Modulationsmessgrößen Amplitudenmodulation Modulationsgrad m	0,01 bis 1,0	> DC $f_{MOD} \leq 100$ kHz	0,001 · m + K	m: Messwert f_{HF} = Trägerfrequenz f_{MOD} = Modulationsfreq. $f_{HF} > 5 \cdot f_{MOD}^{3)}$
		100 kHz < $f_{MOD} \leq 1$ MHz	0,002 · m + K	
		1 MHz < $f_{MOD} \leq 10$ MHz	0,007 · m + K	
Frequenzmodulation Frequenzhub Δf	10 Hz bis 16 MHz	10 Hz < $f_{MOD} \leq 100$ kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	Δf: Messwert $f_{HF} > 5 \cdot (f_{MOD} + \Delta f)^{3)}$
		100 kHz < $f_{MOD} \leq 200$ kHz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	
		200 kHz < $f_{MOD} \leq 10$ MHz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	
Phasenmodulation Phasenhub Δφ	(10 Hz/ bis (16 MHz/ f_{MOD}) rad f_{MOD}) rad	10 Hz < $f_{MOD} \leq 100$ kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	Δφ: Messwert $f_{HF} > 5 \cdot (f_{MOD} + \Delta \phi)^{3)}$
		100 kHz < $f_{MOD} \leq 200$ kHz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	
		200 kHz < $f_{MOD} \leq 10$ MHz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Anstiegszeit	200 ps bis 1 s	1 mV bis 100 V in 50 Ω	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (50 \text{ ps})^2/t$	t: Messwert
	2 ns bis 1 s	100 V bis 5 kV in 50 Ω	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (0,3 \text{ ns})^2/t$	z.B. Burst nach
	3 ns bis 1 s	100 V bis 8 kV in 1 kΩ	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (0,5 \text{ ns})^2/t$	EN 61000-4-4:2013
	10 ns bis 1 s	100 V bis 15 kV, mit HV-Tastkopf	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (2,2 \text{ ns})^2/t$	z.B. Surge nach EN 61000-4-5:2019
	20 ns bis 10 μs	1 mA bis 5 kA mit Stromwandler	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (5 \text{ ns})^2/t$	
	0,7 ns bis 500 ns	1 A bis 150 A mit ESD-Target	$30 \cdot 10^{-3} \cdot t$	ESD nach EN 61000-4-2:2009
Pulsdauer	0,5 ns bis 10 s		$2 \cdot 10^{-3} \cdot t + 10 \text{ ps} + \delta t_{\text{TRIG}}$	δt_{TRIG} : Triggerunsicherheit
Wiederholrate	1 ns bis 10 s			
Burstdauer	5 ns bis 10 s			
Burstperiode	5 ns bis 10 s			
Pulsspannung	10 mV bis 500 V	$200 \text{ ps} \leq \Delta t \leq 1 \text{ s}$, an 50 Ω	$20 \cdot 10^{-3} \cdot U$, $\Delta t \geq 20 \text{ ns}$	U: Messwert Δt: Pulsdauer
	10 V bis 5 kV	$2,5 \text{ ns} \leq \Delta t \leq 1 \text{ s}$, an 50 Ω	$30 \cdot 10^{-3} \cdot U$, $\Delta t < 20 \text{ ns}$	z.B. Burst nach EN 61000-4-4:2013
	10 V bis 8 kV	$2,5 \text{ ns} \leq \Delta t \leq 1 \text{ s}$, an 1 kΩ		z.B. Surge nach EN 61000-4-5:2019
	10 V bis 15 kV	$10 \text{ ns} \leq \Delta t \leq 1 \text{ s}$, hochohmig		
Pulsstromstärke	1 A bis 5 kA	$20 \text{ ns} \leq \Delta t \leq 10 \text{ ms}$	$20 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I: Messwert
ESD-Strompuls	1 A bis 150 A	Stromspitzenwert	$40 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I: Messwert
	0,2 A bis 150 A	Strom-Stützwerte nach 30 ns und 60 ns	$25 \cdot 10^{-3} \cdot I$	Kalibrierung mit Target nach EN 61000-4-2:2009
Pulsspektrum	0,1 μVs bis 50 μVs	9 kHz bis 150 kHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot IS$	IS: Messwert
	3 nVs bis 1 μVs	150 kHz bis 30 MHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot IS$	CISPR 16-1-1:2019
	0,4 nVs bis 200 nVs	30 MHz bis 1 GHz	$27 \cdot 10^{-3} \cdot IS$	
Antennenfaktor (ECSM)	durch Antennen vorgegeben	9 kHz bis 30 MHz CISPR 16-1-6: 2022	1,2 dB	Monopolantennen ECSM-Verfahren
Antennenfaktor				Rahmenantennen Standardfeld-Verfahren

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Messgeräte	0 V bis 2,2 V > 2,2 V bis 22 V > 22 V bis 1100 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,5 \mu\text{V}$ $5 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U: Messwert
Quellen	0 mV bis 100 mV > 0,1 V bis 1 V > 1 V bis 10 V > 10 V bis 100 V > 100 V bis 1000 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,5 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 30 \mu\text{V}$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot U + 100 \mu\text{V}$	
Gleichstrom Messgeräte und Quellen	0,1 μA bis 1,0 μA > 1,0 μA bis 10 μA > 10 μA bis 100 μA > 100 μA bis 1,0 mA > 1,0 mA bis 10 mA > 10 mA bis 100 mA > 100 mA bis 1,0 A > 100 mA bis 1,0 A > 1 A bis 20 A		$21 \cdot 10^{-6} \cdot I + 40 \text{ pA}$ $21 \cdot 10^{-6} \cdot I + 120 \text{ pA}$ $21 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1 \text{ nA}$ $21 \cdot 10^{-6} \cdot I + 6 \text{ nA}$ $21 \cdot 10^{-6} \cdot I + 60 \text{ nA}$ $36 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,6 \mu\text{A}$ $110 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \mu\text{A}$ $5 \cdot 10^{-5} \cdot I$ $7 \cdot 10^{-5} \cdot I$	I: Messwert
nur Quellen	> 20 A bis 100 A		$7 \cdot 10^{-5} \cdot I$	
Gleichstromwiderstand Messgeräte	1 Ω 1,9 Ω 10 Ω 19 Ω 100 Ω 190 Ω 1 k Ω 1,9 k Ω 10 k Ω 19 k Ω 100 k Ω 190 k Ω 1 M Ω 1,9 M Ω 10 M Ω 19 M Ω 100 M Ω		$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $0,11 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $27 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $27 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $9,9 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $9,9 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $13 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $13 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $23 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $25 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $47 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $57 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $0,14 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R: Messwert

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand Quellen und Messgeräte	0 Ω bis 100 kΩ > 100 kΩ bis 1 MΩ > 1 MΩ bis 10 MΩ > 10 MΩ bis 100 MΩ > 100 MΩ bis 1 GΩ		$15 \cdot 10^{-6} \cdot R + 60 \mu\Omega$ $20 \cdot 10^{-6} \cdot R + 2 \Omega$ $60 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,1 \text{ k}\Omega$ $0,6 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $5,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R: Messwert
Wechselstrom Messgeräte	2 mV bis 220 V 2 mV bis 22 mV	10 Hz bis < 20 Hz 20 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$0,40 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $0,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 15 \mu\text{V}$ $1,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$	U: Messwert
	22 mV bis 220 mV	20 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \mu\text{V}$ $0,20 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$ $0,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 18 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 18 \mu\text{V}$ $1,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$	
	220 mV bis 2,2 V	20 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$0,1 \cdot 10^{-3} U + 15 \mu\text{V}$ $0,1 \cdot 10^{-3} U + 8 \mu\text{V}$ $0,1 \cdot 10^{-3} U + 10 \mu\text{V}$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 30 \mu\text{V}$ $0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $2,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 300 \mu\text{V}$	
	2,2 V bis 22 V	20 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 150 \mu\text{V}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 50 \mu\text{V}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 100 \mu\text{V}$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $0,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 600 \mu\text{V}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $2,7 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$	
	22 V bis 220 V	20 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,5 \text{ mV}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,6 \text{ mV}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1 \text{ mV}$ $0,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \text{ mV}$	
	> 22 V bis U_{MAX}	> 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \text{ mV}$ $5,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \text{ mV}$ $8,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \text{ mV}$	$U_{\text{MAX}}: 22 \cdot 10^6 \cdot \text{V Hz} / f$ [Hz]
	> 220 V bis 1 kV	15 Hz bis 50 Hz > 50 Hz bis 1 kHz	$0,40 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$ $0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstrom Messgeräte	2 mV bis 3,5 V	10 Hz bis 30 Hz > 30 Hz bis 120 Hz > 120 Hz bis 120 kHz > 120 kHz bis 2 MHz > 2 MHz bis 10 MHz > 10 MHz bis 20 MHz > 20 MHz bis 30 MHz	$3,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $1,6 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $11,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $25,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 15 \mu\text{V}$	U: Messwert
	2 mV bis 10 mV	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu\text{V}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \mu\text{V}$ $12,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	
	> 10 mV bis 100 mV	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1 MHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	
	> 100 mV bis 1 V	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1 MHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \mu\text{V}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 100 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 100 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1 MHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 400 \mu\text{V}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1 \text{ mV}$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1 \text{ mV}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstrom Quellen	> 10 V bis 100 V	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1 MHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 30 \text{ mV}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \text{ mV}$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \text{ mV}$	U: Messwert
	> 100 V bis 700 V	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \text{ mV}$ $0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$ $0,65 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$ $3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$	
Wechselstrom- messgeräte	100 µA bis 220 µA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 16 \text{ nA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 10 \text{ nA}$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 \text{ nA}$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,1 \mu\text{A}$	I: Messwert
	> 220 µA bis 2,2 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 50 \text{ nA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35 \text{ nA}$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 110 \text{ nA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \mu\text{A}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 400 \text{ nA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 350 \text{ nA}$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 550 \text{ nA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5 \mu\text{A}$	
	> 22 mA bis 220 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4 \mu\text{A}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,5 \mu\text{A}$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4,5 \mu\text{A}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 10 \mu\text{A}$	
	> 220 mA bis 2,2 A	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,26 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 \mu\text{A}$ $0,47 \cdot 10^{-3} \cdot I + 160 \mu\text{A}$ $7,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 160 \mu\text{A}$	
	2,2 A bis 11 A	45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ mA}$ $3,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ mA}$	
	> 11 A bis 110 A	50 Hz bis 120 Hz	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 450 \mu\text{A}$	
Quellen	100 µA bis 1 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 45 Hz bis 10 kHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,22 \mu\text{A}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,22 \mu\text{A}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,2 \mu\text{A}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,2 \mu\text{A}$	
	> 1 mA bis 10 mA	> 10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,2 \mu\text{A}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,2 \mu\text{A}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \mu\text{A}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \mu\text{A}$	
	> 10 mA bis 100 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 22 \mu\text{A}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 22 \mu\text{A}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20 \mu\text{A}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20 \mu\text{A}$	
	> 100 mA bis 1 A	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 220 \mu\text{A}$ $1,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 220 \mu\text{A}$ $1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 220 \mu\text{A}$ $3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 220 \mu\text{A}$	
	> 1 A bis 11 A	50 Hz bis 120 Hz	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 450 \mu\text{A}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Sensoren mit Korrektur der Fehlanpassung	100 nW bis 10 µW	8 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,4 GHz > 2,4 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $7,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert
	10 µW bis 200 mW	8 kHz bis 1 MHz > 1 MHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,4 GHz > 2,4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $3,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $5,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $6,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
HF-Leistung Quellen und Messgeräte mit Korrektur der Fehlanpassung	0,2 fW bis < 10 pW	8 kHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 fW bis < 10 pW	> 20 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 fW bis < 10 pW	> 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$43 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $49 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 pW bis < 100 nW	8 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $26 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $34 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $43 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 nW bis 200 mW	8 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $16 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $30 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Quellen und Messgeräte mit Korrektur der Fehlanpassung	> 200 mW bis 20 W	8 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 4 W	> 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,5 GHz > 12,5 GHz bis 18 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 2 W > 200 mW bis 1 W > 20 W bis 2 kW	> 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 8 kHz bis 1 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $31 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistungsverhältnis Quellen und Messgeräte	> 0 dB bis 0,1 dB > 0 dB bis 70 dB > 70 dB bis 120 dB	8 kHz bis 67 GHz	0,005 dB 0,05 dB 0,09 dB	
nur Messgeräte	> 0 dB bis 21 dB > 21 dB bis 30 dB > 30 dB bis 40 dB > 40 dB bis 50 dB > 50 dB bis 60 dB > 60 dB bis 70 dB > 70 dB bis 80 dB > 80 dB bis 90 dB > 90 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB > 110 dB bis 120 dB	50 MHz bis 1 GHz	0,005 dB 0,010 dB 0,012 dB 0,013 dB 0,014 dB 0,015 dB 0,016 dB 0,017 dB 0,018 dB 0,019 dB 0,020 dB	
HF-Dämpfung Stufendämpfung	> 0 dB bis 0,1 dB > 0,1 dB bis 20 dB > 20 dB bis 40 dB > 40 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 90 dB	10 MHz bis 200 MHz	0,007 dB 0,010 dB 0,014 dB 0,016 dB 0,019 dB 0,023 dB	
Messgeräte	> 0 dB bis 0,1 dB > 0,1 dB bis 20 dB > 20 dB bis 40 dB > 40 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 90 dB	10 MHz bis 200 MHz	0,010 dB 0,020 dB 0,023 dB 0,024 dB 0,027 dB 0,030 dB	
Streuparameter Reflexionsfaktor (S_{11}) Größe	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 9 kHz bis 10 GHz	0,0035 $0,0035 + 0,0039 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 10 GHz bis 18 GHz	0,0041 $0,0041 + 0,0040 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 18 GHz bis 30 GHz	0,0059 $0,0059 + 0,0055 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 30 GHz bis 40 GHz	0,0070 $0,0070 + 0,0050 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 40 GHz bis 50 GHz	0,0092 $0,0092 + 0,0088 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 50 GHz bis 60 GHz	0,012 $0,012 + 0,011 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 60 GHz bis 67 GHz	0,012 $0,012 + 0,014 \cdot S_{11} ^2$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phase	-180 ° bis 180 °	> 8 kHz bis 67 GHz	$180^\circ/\pi \cdot U_s$	$U_s = \text{Arcsin}(U(S_{11}^2)/ S_{11} ^2)$
Übertragung (S_{ij}) Betrag und Phase	0 bis 30 dB	> 9 kHz bis 100 kHz	0,05 dB, 0,4°	Messunsicherheit (in dB) und als Phasen- verschiebung (in °)
	> 30 dB bis 40 dB		0,07 dB, 0,5°	
	> 40 dB bis 50 dB		0,12 dB, 0,8°	
	> 50 dB bis 60 dB		0,32 dB, 2,1°	
	> 60 dB bis 80 dB		0,32 dB + $0,13 \cdot (S_{ij} \text{ [dB]} - 60 \text{ dB})$	
	0 bis 30 dB	> 100 kHz bis 50 MHz	0,05 dB, 0,4°	
	> 30 dB bis 40 dB		0,06 dB, 0,4°	
	> 40 dB bis 50 dB		0,09 dB, 0,6°	
	> 50 dB bis 60 dB		0,19 dB, 1,3°	
	> 60 dB bis 80 dB		0,19 dB + $0,076 \cdot (S_{ij} \text{ [dB]} - 60 \text{ dB})$	
	0 bis 30 dB	> 50 MHz bis 200 MHz	0,05 dB, 0,4°	
	> 30 dB bis 40 dB		0,06 dB, 0,4°	
> 40 dB bis 60 dB	0,08 dB, 0,6°			
> 60 dB bis 80 dB	0,32 dB, 2,1°			
> 80 dB bis 90 dB	1,0 dB			
0 bis 30 dB	> 200 MHz bis 20 GHz	0,04 dB, 0,9°		
> 30 dB bis 40 dB		0,06 dB, 0,9°		
> 40 dB bis 60 dB		0,07 dB, 0,9°		
> 60 dB bis 80 dB		0,15 dB, 1,3°		
> 80 dB bis 90 dB		0,32 dB		
0 bis 30 dB	> 20 GHz bis 40 GHz	0,06 dB, 1,3°		
> 30 dB bis 40 dB		0,08 dB, 1,3°		
> 40 dB bis 60 dB		0,09 dB, 1,3°		
> 60 dB bis 80 dB		0,33 dB, 2,5°		
> 80 dB bis 90 dB		0,96 dB		
0 bis 30 dB	> 40 GHz bis 50 GHz	0,11 dB, 1,7°		
> 30 dB bis 40 dB		0,12 dB, 1,7°		
> 40 dB bis 60 dB		0,13 dB, 1,7°		
> 60 dB bis 80 dB		0,34 dB, 2,7°		
> 80 dB bis 90 dB		0,96 dB		
0 bis 30 dB	> 50 GHz bis 67 GHz	0,15 dB, 2,2°		
> 30 dB bis 40 dB		0,16 dB, 2,3°		
> 40 dB bis 60 dB		0,20 dB, 2,4°		
> 60 dB bis 90 dB		0,20 dB + $0,09 \cdot (S_{ij} \text{ [dB]} - 60 \text{ dB})$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Modulationsgrößen Quellen und Messgeräte Amplitudenmodulation Modulationsgrad m	0 bis 1,0	$f_m \leq 100 \text{ kHz}$	$0,001 \cdot m + 2,5 \cdot 10^{-5}$	m : Messwert
		$100 \text{ kHz} < f_m \leq 1 \text{ MHz}$	$0,002 \cdot m + 5 \cdot 10^{-5}$	
		$1 \text{ MHz} < f_m \leq 10 \text{ MHz}$	$0,007 \cdot m + 3 \cdot 10^{-4}$	
Frequenzmodulation Frequenzabweichung Δf	10 Hz bis 16 MHz	$10 \text{ Hz} < f_m \leq 100 \text{ kHz}$	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	Δf : Messwert
		$100 \text{ kHz} < f_m \leq 200 \text{ kHz}$	$2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	
		$200 \text{ kHz} < f_m \leq 10 \text{ MHz}$	$5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	
Phasenmodulation Phasenabweichung $\Delta \phi$	10 Hz / f_m bis 16 MHz / f_m	$10 \text{ Hz} < f_m \leq 100 \text{ kHz}$	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	$\Delta \phi$: Messwert
		$100 \text{ kHz} < f_m \leq 200 \text{ kHz}$	$2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	
		$200 \text{ kHz} < f_m \leq 10 \text{ MHz}$	$5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	
Wellenformmengen CISPR Pulsspektrum Impulsbereich (I_S) Messgeräte	0,1 μ Vs bis 50 μ Vs 3 nVs bis 1 μ Vs 0,4 nVs bis 200 nVs 0,4 nVs bis 200 nVs 0,4 nVs bis 200 nVs	CISPR 16-1-1:2019		I_S : Messwert
		9 kHz bis 150 kHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	
		150 kHz bis 30 MHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	
		30 MHz bis 1 GHz	$36 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	
		1 GHz bis < 8 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	
Relative Pulsbewertung	0,1 μ Vs bis 200 nVs	9 kHz bis 18 GHz	0,55 %	
Anstiegszeit DC Impuls-Generator	200 ps bis 1 s 2 ns bis 1 s 3 ns bis 1 s	EN 61000-4-4:2013		t : Messwert
		1 mV bis 100 V in 50 Ω 100 V bis 5 kV in 50 Ω 100 V bis 8 kV in 1 k Ω	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (50 \text{ ps})^2/t$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (0,3 \text{ ns})^2/t$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (0,5 \text{ ns})^2/t$	
		EN 61000-4-5:2019		
	10 ns bis 1 s 20 ns bis 10 μ s	100 V bis 15 kV 1 mA bis 5 kA	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (2,2 \text{ ns})^2/t$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (5 \text{ ns})^2/t$	
	0,7 ns bis 500 ns	EN 61000-4-2:2009 1 A bis 150 A		$30 \cdot 10^{-3} \cdot t$
HF Impuls-Generator	0,5 ns bis 20 ns	100 MHz bis 67 GHz		1 ns
Pulsdauer	0,5 ns bis 10 s			δt_{TRIG} : Auslösung Unsicherheit
Wiederholungszeit	1 ns bis 10 s			
Burst Dauer	5 ns bis 10 s			
Burst Zeitraum	5 ns bis 10 s			

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Permanente Räumlichkeiten, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Impulsspannung	10 mV bis 500 V 10 V bis 8 kV	EN 61000-4-4:2013 200 ps ≤ Δt ≤ 1 s 2,5 ns ≤ Δt ≤ 1 s	20 · 10 ⁻³ · U 30 · 10 ⁻³ · U	U: Messwert Δt: Pulsdauer
	10 V bis 15 kV	EN 61000-4-5:2019 10 ns ≤ Δt ≤ 1 s	30 · 10 ⁻³ · U	
Impulsstrom	0,2 A bis 150 A 1 A bis 150 A 1 A bis 5 kA	EN 61000-4-2:2009 10 ns ≤ Δt ≤ 10 ms 0,5 ns ≤ Δt ≤ 10 ns 20 ns ≤ Δt ≤ 10 ms	25 · 10 ⁻³ · I 40 · 10 ⁻³ · I 20 · 10 ⁻³ · I	I: Messwert
Spannungsteilungsfaktor	0 dB bis 30 dB	EN 55016-1-2:201 9 kHz bis 250 MHz	0,10 dB	
Komplexe Impedanz Z Größe	0,2 Ω bis 70 Ω	EN 55016-1-2:2019 9 kHz bis 10 MHz	0,17 Ω + 0,08 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω	Z: Messwert
	35 Ω bis 70 Ω	> 10 MHz bis 30 MHz	0,22 Ω + 0,12 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω	
	30 Ω bis 80 Ω	> 30 MHz bis 230 MHz	0,7 Ω + 0,18 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω	
	> 120 Ω bis 180 Ω	150 kHz bis 24 MHz	0,5 Ω + 0,05 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω	
	> 100 Ω bis 220 Ω	> 24 MHz bis 80 MHz	0,7 Ω + 0,07 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω	
	> 30 Ω bis 220 Ω	> 80 MHz bis 300 MHz	1,8 Ω + 0,1 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω	
Phase	-180° bis 180°		180°/π · U _s	U _s = arcsin(U(Z)/ Z)
Frequenz Oszillatoren, Messinstrumente	0,1 MHz, 1 MHz, 2MHz, 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz		5 · 10 ⁻¹² · f	f: Messwert U _{REP} : Wiederholbarkeit- Unsicherheit
Zeitintervall	1 Hz bis 67 GHz		$\sqrt{(1 \cdot 10^{-10} \cdot f)^2 + U_{REP}^2}$	t: Messwert
	1 · 10 ⁻⁹ s bis 1,8 · 10 ⁺⁵ s		$\sqrt{1 \text{ ns}^2 + (1 \cdot 10^{-10} \cdot t)^2 + U_{REP}^2}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung und mobiles Laboratorium, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Quellen, Messgeräte	0 V bis 500 V		$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$	U: Messwert
	500 V bis 1000 V		$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	> 1 kV bis 10 kV		$2 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	> 10 kV bis 20 kV		$6 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	> 20 kV bis 30 kV		$22 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
Gleichstromstärke Quellen, Messgeräte	1 μA bis 1 A		$0,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ nA}$	I: Messwert
	> 1 A bis 200 A		$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
Gleichstromwiderstand Widerstände, Messgeräte	0 Ω bis 100 k Ω		$15 \cdot 10^{-6} \cdot R + 60 \mu\Omega$	R: Messwert
	> 100 k Ω bis 1 M Ω		$20 \cdot 10^{-6} \cdot R + 2 \Omega$	
	> 1 M Ω bis 10 M Ω		$60 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,1 \text{ k}\Omega$	
	> 10 M Ω bis 100 M Ω		$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 100 M Ω bis 1 G Ω		$5,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
Wechselspannung Messgeräte	1 mV bis 220 V	10 Hz bis < 20 Hz	$0,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$	U: Messwert
		20 Hz bis 20 kHz	$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 100 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	
	> 200 V bis 1000 V	50 Hz bis 1 kHz	$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U$	Spannung an 50 Ω
	1 mV bis 10 V	100 kHz bis 1 MHz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
1 mV bis 3,5 V	> 1 MHz bis 10 MHz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \mu\text{V}$		
	> 10 MHz bis 20 MHz	$4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \mu\text{V}$		
	> 20 MHz bis 50 MHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$		
Spannungsquellen	1 mV bis 100 V	10 Hz bis 20 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$	U: Messwert
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$	
	1 mV bis 10 V	100 kHz bis 1 MHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 1000 V	10 Hz bis 20 kHz	$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
> 20 kHz bis 50 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$			
> 50 kHz bis 100 kHz	$3,2 \cdot 10^{-3} \cdot U$			
> 1 kV bis 7 kV	45 Hz bis 60 Hz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
HF-Spannung	0,5 V bis 3 V	100 kHz bis 30 MHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot U$	U: Messwert
	0,5 V bis 2 V	30 MHz bis 100 MHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		> 100 MHz bis 500 MHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
> 500 MHz bis 1 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot U$			
Wechselstromstärke Messgeräte	1 mA bis 1 A	10 Hz bis 20 Hz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I: Messwert
		20 Hz bis 1 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
		> 1 kHz bis 5 kHz	$1 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
		> 5 kHz bis 10 kHz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 1 A bis 200 A	10 Hz bis 20 Hz	$3 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
> 20 Hz bis 5 kHz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I$			
> 5 kHz bis 10 kHz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot I$			
Stromquellen	1 mA bis 120 mA	20 Hz bis 45 Hz	$3 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
		45 Hz bis 20 kHz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 120 mA bis 200 A	20 Hz bis 45 Hz	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
> 45 Hz bis 5 kHz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$			
Kapazität	100 pF bis < 1 nF	1 kHz bis 10 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot C$	C: Messwert
	1 nF bis 1 μF	50 Hz bis 10 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	> 1 μF bis 10 μF	50 Hz bis 1 kHz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	> 1 μF bis 10 μF	> 1 kHz bis 10 kHz	$3 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	> 10 μF bis 100 μF	50 Hz bis 1 kHz	$3 \cdot 10^{-3} \cdot C$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung und mobiles Laboratorium, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung HF-Leistungssensoren mit Korrektur der Fehlanspassung	100 nW bis 10 µW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,4 GHz > 2,4 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $7,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert PC Type-N ²⁾ bis 18 GHz PC-3,5 ²⁾ bis 33 GHz PC-2,92 ²⁾ bis 40 GHz PC-2,4 ²⁾ bis 50 GHz PC-1,85 ²⁾ bis 67 GHz PC-1,00 ²⁾ bis 110 GHz
	10 µW bis 200 mW	> DC bis 1 MHz > 1 MHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,4 GHz 2,4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $3,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $5,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $6,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
HF-Leistung Quellen, Messgeräte mit Korrektur der Fehlanspassung	10 µW bis 200 mW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 1 GHz	$5,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $6,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	0,2 fW bis < 10 pW	> DC bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 fW bis < 10 pW	> 20 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 fW bis < 10 pW	> 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$43 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $49 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 pW bis < 100 nW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $26 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $34 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $43 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 pW bis < 100 µW	> 67 GHz bis 75 GHz > 75 GHz bis 90 GHz > 90 GHz bis 110 GHz	$45 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $47 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $49 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 nW bis 200 mW	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $16 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 µW bis 125 mW	> 67 GHz bis 75 GHz > 75 GHz bis 90 GHz > 90 GHz bis 110 GHz	$40 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $42 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $44 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 20 W	> DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung und mobiles Laboratorium, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Quellen, Messgeräte mit Korrektur der Fehlanpassung	> 200 mW bis 4 W	> 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,5 GHz > 12,5 GHz bis 18 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert
	> 200 mW bis 2 W	> 18 GHz bis 26,5 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 1 W	> 26,5 GHz bis 40 GHz	$31 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
ohne Korrektur der Fehlanpassung	> 20 W bis 2 kW	> DC bis 1 GHz	$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 20 W bis 500 W	> 1 GHz bis 4 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 4 W bis 500 W	> 4 GHz bis 10 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 4 W bis 100 W	> 10 GHz bis 18 GHz	$40 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 2 kW bis 10 kW	> DC bis 250 MHz	$41 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Anzeigelinearität, Pegelabstand, Dämpfung	0 dB bis 21 dB	> DC bis 40 GHz	0,003 dB	A: Messwert
	> 21 dB bis 111 dB	> DC bis 40 GHz	$0,003 \text{ dB} + 0,0002 \cdot A$	
	> 111 dB bis 121 dB	> DC bis 40 GHz	0,03 dB	
	0 dB bis 11 dB	> 40 GHz bis 67 GHz	0,005 dB	
	> 11 dB bis 111 dB	> 40 GHz bis 67 GHz	$0,005 \text{ dB} + 0,0004 \cdot A$	
	0 dB bis 60 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	$0,03 \text{ dB} + 0,001 \cdot A$	
	> 60 dB bis 80 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	0,6 dB	
	> 80 dB bis 90 dB	> 67 GHz bis 110 GHz	1,8 dB	
HF-Transmission Phasenwinkel φ	- 180 ° bis 180 °	> DC bis 100 MHz	0,5°	Abhängig vom Dämpfungswert
		> 100 MHz bis 10 GHz	0,7°	
		> 10 GHz bis 20 GHz	1,0°	
		> 20 GHz bis 40 GHz	1,8°	
		> 40 GHz bis 67 GHz	2,0°	
		> 67 GHz bis 110 GHz	3,0°	
HF-Impedanz Reflexionsfaktor	0,0 bis 0,4	> DC bis 10 GHz	0,0034	PC Type-N ²⁾ Γ : Betrag des komplexen Reflexionsfaktors
	> 0,4 bis 1,0	> DC bis 10 GHz	$0,0015 + 0,005 \cdot \Gamma $	
	0,0 bis 0,4	> 10 GHz bis 18 GHz	0,0034	PC-3,5 ²⁾
	> 0,4 bis 1,0	> 10 GHz bis 18 GHz	$0,01 \cdot \Gamma $	
	0,0 bis 0,4	> 18 GHz bis 26,5 GHz	0,0065	PC-2,92 ²⁾
	> 0,4 bis 1,0	> 18 GHz bis 26,5 GHz	$0,001 + 0,013 \cdot \Gamma $	
	0,0 bis 0,4	> 26,5 GHz bis 40 GHz	0,011	PC-2,4 ²⁾ , PC-1,85 ²⁾
	> 0,4 bis 1,0	> 26,5 GHz bis 40 GHz	$0,005 + 0,016 \cdot \Gamma $	
	0,0 bis 1,0	> DC bis 2 GHz	$0,0035 + 0,0042 \cdot \Gamma ^2$	
		> 2 GHz bis 10 GHz	$0,0037 + 0,0050 \cdot \Gamma ^2$	
		> 10 GHz bis 20 GHz	$0,0042 + 0,0069 \cdot \Gamma ^2$	
		> 20 GHz bis 30 GHz	$0,0055 + 0,0101 \cdot \Gamma ^2$	
	> 30 GHz bis 40 GHz	$0,0067 + 0,0120 \cdot \Gamma ^2$		
	> 40 GHz bis 50 GHz	$0,0085 + 0,0151 \cdot \Gamma ^2$		
	> 50 GHz bis 67 GHz	$0,0113 + 0,0183 \cdot \Gamma ^2$		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung und mobiles Laboratorium, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Impedanz Reflexionsfaktor	0,0 bis 1,0	> DC bis 2 GHz > 2 GHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 30 GHz > 30 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz > 67 GHz bis 90 GHz > 90 GHz bis 110 GHz > 110 GHz bis 114 GHz	$0,0036 + 0,0049 \cdot \Gamma ^2$ $0,0036 + 0,0052 \cdot \Gamma ^2$ $0,0041 + 0,0068 \cdot \Gamma ^2$ $0,0049 + 0,0095 \cdot \Gamma ^2$ $0,0056 + 0,0117 \cdot \Gamma ^2$ $0,0063 + 0,0131 \cdot \Gamma ^2$ $0,0074 + 0,0173 \cdot \Gamma ^2$ $0,0093 + 0,0213 \cdot \Gamma ^2$ $0,0122 + 0,0280 \cdot \Gamma ^2$ $0,0142 + 0,0331 \cdot \Gamma ^2$	Konnektor ²⁾ : PC-1,00
	0,0 bis 1,0	50 GHz bis 75 GHz 60 GHz bis 90 GHz 75 GHz bis 110 GHz	$0,01 + 0,008 \cdot \Gamma $ $0,01 + 0,008 \cdot \Gamma $ $0,01 + 0,008 \cdot \Gamma $	Konnektor: R620 Konnektor: R740 Konnektor: R900
HF-Impedanz Phasenwinkel φ	- 180 ° bis 180 °	> DC bis 110 GHz	$U_s \cdot 180^\circ / \pi$	$U_s = \arcsin(U/ \Gamma)$ U: Unsicherheit des Reflexionsfaktors
Frequenz	0,1 MHz 1 MHz 5 MHz 10 MHz	Messzeit > 120 min	$1 \cdot 10^{-11} \cdot f$	f : Messwert U_{TRIG} : Triggerunsicherheit
	0,1 mHz bis 110 GHz	Messzeit > 5 min	$\sqrt{(1 \cdot 10^{-10} \cdot f)^2 + U_{\text{TRIG}}^2}$	
Zeitintervall	1 ns bis 10 000 s		$\sqrt{(1 \text{ ns})^2 + (1 \cdot 10^{-10} \cdot t)^2 + U_{\text{TRIG}}^2}$	
Modulationsmessgrößen Amplitudenmodulation Modulationsgrad m	0,01 bis 1,0	> DC $f_{\text{MOD}} \leq 100 \text{ kHz}$ 100 kHz < $f_{\text{MOD}} \leq 1 \text{ MHz}$	$0,001 \cdot m + K$ $0,002 \cdot m + K$	m : Messwert f_{HF} = Trägerfrequenz f_{MOD} = Modulationsfreq, $f_{\text{HF}} > 5 \cdot f_{\text{MOD}}^3$
		1 MHz < $f_{\text{MOD}} \leq 10 \text{ MHz}$	$0,007 \cdot m + K$	
Frequenzmodulation Frequenzhub Δf	10 Hz bis 16 MHz	10 Hz < $f_{\text{MOD}} \leq 100 \text{ kHz}$ 100 kHz < $f_{\text{MOD}} \leq 200 \text{ kHz}$ 200 kHz < $f_{\text{MOD}} \leq 10 \text{ MHz}$	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$ $5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	Δf : Messwert $f_{\text{HF}} > 5 \cdot (f_{\text{MOD}} + \Delta f)^3$
Phasenmodulation Phasenhub $\Delta \phi$	(10 Hz/ bis (16 MHz/ f_{MOD}) rad f_{MOD}) rad	10 Hz < $f_{\text{MOD}} \leq 100 \text{ kHz}$ 100 kHz < $f_{\text{MOD}} \leq 200 \text{ kHz}$ 200 kHz < $f_{\text{MOD}} \leq 10 \text{ MHz}$	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$ $5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	$\Delta \phi$: Messwert $f_{\text{HF}} > 5 \cdot (f_{\text{MOD}} + \Delta \phi)^3$

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung und mobiles Laboratorium, Standort Köln

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Pulsförmige Messgrößen Anstiegszeit	200 ps bis 1 s	1 mV bis 100 V in 50 Ω	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (50 \text{ ps})^2/t$	t: Messwert
	2 ns bis 1 s	100 V bis 5 kV in 50 Ω	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (0,3 \text{ ns})^2/t$	z,B, Burst nach
	3 ns bis 1 s	100 V bis 8 kV in 1 kΩ	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (0,5 \text{ ns})^2/t$	EN 61000-4-4:2013
	10 ns bis 1 s	100 V bis 15 kV, mit HV-Tastkopf	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (2,2 \text{ ns})^2/t$	z,B, Surge nach EN 61000-4-5:2019
	20 ns bis 10 μs	1 mA bis 5 kA mit Stromwandler	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (5 \text{ ns})^2/t$	
	0,7 ns bis 500 ns	1 A bis 150 A mit ESD-Target	$30 \cdot 10^{-3} \cdot t$	ESD nach EN 61000-4-2:2009
Pulsdauer	0,5 ns bis 10 s		$2 \cdot 10^{-3} \cdot t + 10 \text{ ps} + \delta t_{\text{TRIG}}$	δt_{TRIG} : Triggerunsicherheit
Wiederholrate	1 ns bis 10 s			
Burstdauer	5 ns bis 10 s			
Burstperiode	5 ns bis 10 s			
Pulsspannung	10 mV bis 500 V	$200 \text{ ps} \leq \Delta t \leq 1 \text{ s}$, an 50 Ω	$20 \cdot 10^{-3} \cdot U$, $\Delta t \geq 20 \text{ ns}$	U: Messwert Δt: Pulsdauer
	10 V bis 5 kV	$2,5 \text{ ns} \leq \Delta t \leq 1 \text{ s}$, an 50 Ω	$30 \cdot 10^{-3} \cdot U$, $\Delta t < 20 \text{ ns}$	z,B, Burst nach
	10 V bis 8 kV	$2,5 \text{ ns} \leq \Delta t \leq 1 \text{ s}$, an 1 kΩ		EN 61000-4-4:2013
	10 V bis 15 kV	$10 \text{ ns} \leq \Delta t \leq 1 \text{ s}$, hochohmig		z,B, Surge nach EN 61000-4-5:2019
Pulsstromstärke	1 A bis 5 kA	$20 \text{ ns} \leq \Delta t \leq 10 \text{ ms}$	$20 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I: Messwert
ESD-Strompuls	1 A bis 150 A	Stromspitzenwert	$40 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I: Messwert
	1 A bis 150 A	Strom-Stützwerte nach 30 ns und 60 ns	$25 \cdot 10^{-3} \cdot I$	Kalibrierung mit Target nach EN 61000-4-2:2009
Pulsspektrum	0,1 μVs bis 50 μVs	9 kHz bis 150 kHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	I_S: Messwert
	3 nVs bis 1 μVs	150 kHz bis 30 MHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	CISPR 16-1-1:2019
	0,4 nVs bis 200 nVs	30 MHz bis 1 GHz	$27 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	
Antennenfaktor (ECSM)	durch Antennen vorgegeben	9 kHz bis 30 MHz CISPR 16-1-6:2022	1,2 dB	Monopolantennen ECSM-Verfahren
Antennenfaktor				Rahmenantennen Standardfeld- Verfahren

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Messgeräte	0 V bis 2,2 V > 2,2 V bis 22 V > 22 V bis 1100 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,5 \mu\text{V}$ $5 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U: Messwert
Quellen	0 mV bis 100 mV > 0,1 V bis 1 V > 1 V bis 10 V > 10 V bis 100 V > 100 V bis 1000 V		$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,5 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 30 \mu\text{V}$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot U + 100 \mu\text{V}$	
Gleichstrom Messgeräte und Quellen	0,1 μA bis 1,0 μA > 1,0 μA bis 10 μA > 10 μA bis 100 μA > 100 μA bis 1,0 mA > 1,0 mA bis 10 mA > 10 mA bis 100 mA > 100 mA bis 1,0 A > 100 mA bis 1,0 A > 1 A bis 20 A		$21 \cdot 10^{-6} \cdot I + 40 \text{ pA}$ $21 \cdot 10^{-6} \cdot I + 120 \text{ pA}$ $21 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1 \text{ nA}$ $21 \cdot 10^{-6} \cdot I + 6 \text{ nA}$ $21 \cdot 10^{-6} \cdot I + 60 \text{ nA}$ $36 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,6 \mu\text{A}$ $110 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \mu\text{A}$ $5 \cdot 10^{-5} \cdot I$ $7 \cdot 10^{-5} \cdot I$	I: Messwert
nur Quellen	> 20 A bis 100 A		$7 \cdot 10^{-5} \cdot I$	
Gleichstromwiderstand Messgeräte	1 Ω 1,9 Ω 10 Ω 19 Ω 100 Ω 190 Ω 1 k Ω 1,9 k Ω 10 k Ω 19 k Ω 100 k Ω 190 k Ω 1 M Ω 1,9 M Ω 10 M Ω 19 M Ω 100 M Ω		$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $0,11 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $27 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $27 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $9,9 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $9,9 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $13 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $13 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $23 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $25 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $47 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $57 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $0,14 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R: Messwert

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand Quellen und Messgeräte	0 Ω bis 100 kΩ > 100 kΩ bis 1 MΩ > 1 MΩ bis 10 MΩ > 10 MΩ bis 100 MΩ > 100 MΩ bis 1 GΩ		$15 \cdot 10^{-6} \cdot R + 60 \mu\Omega$ $20 \cdot 10^{-6} \cdot R + 2 \Omega$ $60 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,1 \text{ k}\Omega$ $0,6 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $5,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R: Messwert
Wechselstrom Messgeräte	2 mV bis 220 V 2 mV bis 22 mV	10 Hz bis < 20 Hz 20 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$0,40 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $0,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 15 \mu\text{V}$ $1,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$	U: Messwert
	22 mV bis 220 mV	20 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \mu\text{V}$ $0,20 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu\text{V}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$ $0,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 18 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 18 \mu\text{V}$ $1,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$	
	220 mV bis 2,2 V	20 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$0,1 \cdot 10^{-3} U + 15 \mu\text{V}$ $0,1 \cdot 10^{-3} U + 8 \mu\text{V}$ $0,1 \cdot 10^{-3} U + 10 \mu\text{V}$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 30 \mu\text{V}$ $0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $2,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 300 \mu\text{V}$	
	2,2 V bis 22 V	20 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 150 \mu\text{V}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 50 \mu\text{V}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 100 \mu\text{V}$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $0,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 600 \mu\text{V}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $2,7 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$	
	22 V bis 220 V	20 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,5 \text{ mV}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,6 \text{ mV}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1 \text{ mV}$ $0,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \text{ mV}$	
	> 22 V bis U_{MAX}	> 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \text{ mV}$ $5,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \text{ mV}$ $8,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \text{ mV}$	U_{MAX} : $22 \cdot 10^6 \cdot \text{V Hz} / f [\text{Hz}]$
	> 220 V bis 1 kV	15 Hz bis 50 Hz > 50 Hz bis 1 kHz	$0,40 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$ $0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstrom Messgeräte	2 mV bis 3,5 V	10 Hz bis 30 Hz > 30 Hz bis 120 Hz > 120 Hz bis 120 kHz > 120 kHz bis 2 MHz > 2 MHz bis 10 MHz > 10 MHz bis 20 MHz > 20 MHz bis 30 MHz	$3,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $1,6 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $11,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $25,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 15 \mu\text{V}$	U: Messwert
	2 mV bis 10 mV	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3 \mu\text{V}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu\text{V}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,3 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \mu\text{V}$ $12,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	
	> 10 mV bis 100 mV	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1 MHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	
	> 100 mV bis 1 V	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1 MHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \mu\text{V}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 100 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 100 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1 MHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 400 \mu\text{V}$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 200 \mu\text{V}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1 \text{ mV}$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1 \text{ mV}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstrom Quellen	> 10 V bis 100 V	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1 MHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 30 \text{ mV}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \text{ mV}$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \text{ mV}$	U: Messwert
	> 100 V bis 700 V	1 Hz bis < 40 Hz 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \text{ mV}$ $0,45 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$ $0,65 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$ $3,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$	
Wechselstrom Messgeräte	100 µA bis 220 µA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 16 \text{ nA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 10 \text{ nA}$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 \text{ nA}$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,1 \text{ µA}$	I: Messwert
	> 220 µA bis 2,2 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 50 \text{ nA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35 \text{ nA}$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 110 \text{ nA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1 \text{ µA}$	
	> 2,2 mA bis 22 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 400 \text{ nA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 350 \text{ nA}$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 550 \text{ nA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5 \text{ µA}$	
	> 22 mA bis 220 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4 \text{ µA}$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,5 \text{ µA}$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4,5 \text{ µA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 10 \text{ µA}$	
	> 220 mA bis 2,2 A	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,26 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 \text{ µA}$ $0,47 \cdot 10^{-3} \cdot I + 160 \text{ µA}$ $7,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 160 \text{ µA}$	
	2,2 A bis 11 A	45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ mA}$ $3,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ mA}$	
	100 µA bis 1 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 45 Hz bis 10 kHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,22 \text{ µA}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,22 \text{ µA}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,2 \text{ µA}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,2 \text{ µA}$	
Quellen	> 1 mA bis 10 mA	> 10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,2 \text{ µA}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,2 \text{ µA}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ µA}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 \text{ µA}$	
	> 10 mA bis 100 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 22 \text{ µA}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 22 \text{ µA}$ $0,35 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20 \text{ µA}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20 \text{ µA}$	
	> 100 mA bis 1 A	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 220 \text{ µA}$ $1,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 220 \text{ µA}$ $1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 220 \text{ µA}$ $3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 220 \text{ µA}$	
	> 1 A bis 11 A	50 Hz bis 120 Hz	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 450 \text{ µA}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Sensoren mit Nichtüber- einstimmungen Korrektur	100 nW bis 10 µW	8 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,4 GHz > 2,4 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $7,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P: Messwert
	10 µW bis 200 mW	8 kHz bis 1 MHz > 1 MHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 2,4 GHz > 2,4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,4 GHz > 12,4 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $3,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $5,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $6,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
HF-Leistung Quellen and Messgeräte mit Nichtübereinstimmung Korrektur	0,2 fW bis < 10 pW	8 kHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 fW bis < 10 pW	> 20 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 fW bis < 10 pW	> 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$43 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $49 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 pW bis < 100 nW	8 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 20 GHz > 20 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $26 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $34 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $43 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
HF-Leistung Quellen und Messgeräte mit Nichtübereinstimmung Korrektur	100 nW bis 200 mW	8 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 40 GHz bis 50 GHz > 50 GHz bis 67 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $16 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $30 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Quellen und Messgeräte ohne Nichtüberein- stimmung Korrektur	> 200 mW bis 20 W	8 kHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 4 W	> 4 GHz bis 8 GHz > 8 GHz bis 12,5 GHz > 12,5 GHz bis 18 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 200 mW bis 2 W > 200 mW bis 1 W > 20 W bis 2 kW	> 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz > 8 kHz bis 1 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $31 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistungsverhältnis Quellen und Messgeräte	> 0 dB bis 0,1 dB > 0 dB bis 70 dB > 70 dB bis 120 dB	8 kHz bis 67 GHz	0,005 dB 0,05 dB 0,09 dB	
nur Messgeräte	> 0 dB bis 21 dB > 21 dB bis 30 dB > 30 dB bis 40 dB > 40 dB bis 50 dB > 50 dB bis 60 dB > 60 dB bis 70 dB > 70 dB bis 80 dB > 80 dB bis 90 dB > 90 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB > 110 dB bis 120 dB	50 MHz bis 1 GHz	0,005 dB 0,010 dB 0,012 dB 0,013 dB 0,014 dB 0,015 dB 0,016 dB 0,017 dB 0,018 dB 0,019 dB 0,020 dB	
HF-Dämpfung Stufendämpfung	> 0 dB bis 0,1 dB > 0,1 dB bis 20 dB > 20 dB bis 40 dB > 40 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 90 dB	10 MHz bis 200 MHz	0,007 dB 0,010 dB 0,014 dB 0,016 dB 0,019 dB 0,023 dB	
Messgeräte	> 0 dB bis 0,1 dB > 0,1 dB bis 20 dB > 20 dB bis 40 dB > 40 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 90 dB	10 MHz bis 200 MHz	0,010 dB 0,020 dB 0,023 dB 0,024 dB 0,027 dB 0,030 dB	
Streuparameter Reflexionsfaktor (S_{11}) Größe	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 9 kHz bis 10 GHz	0,0035 $0,0035 + 0,0039 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 10 GHz bis 18 GHz	0,0041 $0,0041 + 0,0040 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 18 GHz bis 30 GHz	0,0059 $0,0059 + 0,0055 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 30 GHz bis 40 GHz	0,0070 $0,0070 + 0,0050 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 40 GHz bis 50 GHz	0,0092 $0,0092 + 0,0088 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 50 GHz bis 60 GHz	0,012 $0,012 + 0,011 \cdot S_{11} ^2$	
	0,0 bis 0,2 > 0,2 bis 1,0	> 60 GHz bis 67 GHz	0,012 $0,012 + 0,014 \cdot S_{11} ^2$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Phase	-180 ° bis 180 °	> 8 kHz bis 67 GHz	$180^\circ/\pi \cdot U_s$	$U_s = \arcsin(U(S_{ii}^2) / S_{ii} ^2)$
Übertragung (S_{ij}) Betrag und Phase	0 bis 30 dB	> 9 kHz bis 100 kHz	0,05 dB, 0,4°	Messunsicherheit (in dB) und als Phasen- verschiebung (in °)
	> 30 dB bis 40 dB		0,07 dB, 0,5°	
	> 40 dB bis 50 dB		0,12 dB, 0,8°	
	> 50 dB bis 60 dB		0,32 dB, 2,1°	
	> 60 dB bis 80 dB		0,32 dB + 0,13 · (S_{ij} [dB] - 60 dB)	
	0 bis 30 dB	> 100 kHz bis 50 MHz	0,05 dB, 0,4°	
	> 30 dB bis 40 dB		0,06 dB, 0,4°	
	> 40 dB bis 50 dB		0,09 dB, 0,6°	
	> 50 dB bis 60 dB		0,19 dB, 1,3°	
	> 60 dB bis 80 dB		0,19 dB + 0,076 · (S_{ij} [dB] - 60 dB)	
	0 bis 30 dB	> 50 MHz bis 200 MHz	0,05 dB, 0,4°	
	> 30 dB bis 40 dB		0,06 dB, 0,4°	
> 40 dB bis 60 dB	0,08 dB, 0,6°			
> 60 dB bis 80 dB	0,32 dB, 2,1°			
> 80 dB bis 90 dB	1,0 dB			
0 bis 30 dB	> 200 MHz bis 20 GHz	0,04 dB, 0,9°		
> 30 dB bis 40 dB		0,06 dB, 0,9°		
> 40 dB bis 60 dB		0,07 dB, 0,9°		
> 60 dB bis 80 dB		0,15 dB, 1,3°		
> 80 dB bis 90 dB		0,32 dB		
0 bis 30 dB	> 20 GHz bis 40 GHz	0,06 dB, 1,3°		
> 30 dB bis 40 dB		0,08 dB, 1,3°		
> 40 dB bis 60 dB		0,09 dB, 1,3°		
> 60 dB bis 80 dB		0,33 dB, 2,5°		
> 80 dB bis 90 dB		0,96 dB		
0 bis 30 dB	> 40 GHz bis 50 GHz	0,11 dB, 1,7°		
> 30 dB bis 40 dB		0,12 dB, 1,7°		
> 40 dB bis 60 dB		0,13 dB, 1,7°		
> 60 dB bis 80 dB		0,34 dB, 2,7°		
> 80 dB bis 90 dB		0,96 dB		
0 bis 30 dB	> 50 GHz bis 67 GHz	0,15 dB, 2,2°		
> 30 dB bis 40 dB		0,16 dB, 2,3°		
> 40 dB bis 60 dB		0,20 dB, 2,4°		
> 60 dB bis 90 dB		0,20 dB + 0,09 · (S_{ij} [dB] - 60 dB)		

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Modulationsgröße Quellen und Messgeräte Amplitudenmodulation Modulationsgrad m	0 bis 1,0	$f_m \leq 100 \text{ kHz}$	$0,001 \cdot m + 2,5 \cdot 10^{-5}$	m : Messwert
		$100 \text{ kHz} < f_m \leq 1 \text{ MHz}$	$0,002 \cdot m + 5 \cdot 10^{-5}$	
		$1 \text{ MHz} < f_m \leq 10 \text{ MHz}$	$0,007 \cdot m + 3 \cdot 10^{-4}$	
Frequenzmodulation Frequenzabweichung Δf	10 Hz bis 16 MHz	$10 \text{ Hz} < f_m \leq 100 \text{ kHz}$	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	Δf : Messwert
		$100 \text{ kHz} < f_m \leq 200 \text{ kHz}$	$2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	
		$200 \text{ kHz} < f_m \leq 10 \text{ MHz}$	$5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta f + K$	
Phasenmodulation Phasenabweichung $\Delta \phi$	10 Hz / f_m bis 16 MHz / f_m	$10 \text{ Hz} < f_m \leq 100 \text{ kHz}$	$1 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	$\Delta \phi$: Messwert
		$100 \text{ kHz} < f_m \leq 200 \text{ kHz}$	$2 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	
		$200 \text{ kHz} < f_m \leq 10 \text{ MHz}$	$5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \phi + K$	
Pulsförmige Messgrößen CISPR Pulsspektrum Impulsbereich (I_S) Messgeräte	0,1 μ Vs bis 50 μ Vs 3 nVs bis 1 μ Vs 0,4 nVs bis 200 nVs 0,4 nVs bis 200 nVs 0,4 nVs bis 200 nVs	CISPR 16-1-1:2019		I_S : Messwert
		9 kHz bis 150 kHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	
		150 kHz bis 30 MHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	
		30 MHz bis 1 GHz	$36 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	
		1 GHz bis < 8 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	
	0,4 nVs bis 200 nVs	8 GHz bis 18 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot I_S$	
Relative Pulsbewertung	0,1 Hz bis 1 MHz	9 kHz bis 18 GHz	0,55 %	
Anstiegszeit DC Impuls-Generator	200 ps bis 1 s 2 ns bis 1 s 3 ns bis 1 s	EN 61000-4-4:2013		t : Messwert
		1 mV bis 100 V in 50 Ω	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (50 \text{ ps})^2/t$	
		100 V bis 5 kV in 50 Ω 100 V bis 8 kV in 1 k Ω	$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (0,3 \text{ ns})^2/t$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (0,5 \text{ ns})^2/t$	
	10 ns bis 1 s 20 ns bis 10 μ s	EN 61000-4-5:2019		$20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (2,2 \text{ ns})^2/t$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot t + (5 \text{ ns})^2/t$
		100 V bis 15 kV 1 mA bis 5 kA		
	0,7 ns bis 500 ns	EN 61000-4-2:2009		$30 \cdot 10^{-3} \cdot t$
HF Impuls-Generator	0,5 ns bis 20 ns	100 MHz bis 67 GHz	1 ns	
Pulsdauer	0,5 ns bis 10 s		$2 \cdot 10^{-3} \cdot t + 10 \text{ ps} + \delta t_{\text{TRIG}}$	δt_{TRIG} : Auslösung Unsicherheit
Wiederholungszeit	1 ns bis 10 s			
Burst-Dauer	5 ns bis 10 s			
Burst-Zeitraum	5 ns bis 10 s			

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15195-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung, Standort Madrid

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Impulsspannung	10 mV bis 500 V 10 V bis 8 kV	EN 61000-4-4:2013 200 ps ≤ Δt ≤ 1 s 2,5 ns ≤ Δt ≤ 1 s	20 · 10 ⁻³ · U 30 · 10 ⁻³ · U	U: Messwert Δt: Pulsdauer
	10 V bis 15 kV	EN 61000-4-5:2019 10 ns ≤ Δt ≤ 1 s	30 · 10 ⁻³ · U	
Impulsstrom	0,2 A bis 150 A	EN 61000-4-2:2009 10 ns ≤ Δt ≤ 10 ms 0,5 ns ≤ Δt ≤ 10 ns 20 ns ≤ Δt ≤ 10 ms	25 · 10 ⁻³ · I 40 · 10 ⁻³ · I 20 · 10 ⁻³ · I	I: Messwert
	1 A bis 150 A			
	1 A bis 5 kA			
Spannungsteilungsfaktor	0 dB bis 30 dB	EN 55016-1-2:2019 9 kHz bis 250 MHz	0,10 dB	
Komplexe Impedanz Z Größe	0,2 Ω bis 70 Ω 35 Ω bis 70 Ω 30 Ω bis 80 Ω > 120 Ω bis 180 Ω > 100 Ω bis 220 Ω > 30 Ω bis 220 Ω	EN 55016-1-2:2019 9 kHz bis 10 MHz > 10 MHz bis 30 MHz > 30 MHz bis 230 MHz 150 kHz bis 24 MHz > 24 MHz bis 80 MHz > 80 MHz bis 300 MHz	0,17 Ω + 0,08 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω 0,22 Ω + 0,12 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω 0,7 Ω + 0,18 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω 0,5 Ω + 0,05 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω 0,7 Ω + 0,07 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω 1,8 Ω + 0,1 · 10 ⁻³ · Z ² / Ω	Z: Messwert
	Phase	-180° bis 180°	180°/π · U _s	U _s = arcsin (U(Z)/ Z)
Frequenz Oszillatoren, Messinstrumente	0,1 MHz, 1 MHz, 2MHz, 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz		5 · 10 ⁻¹¹ · f	f: Messwert U _{REP} : Wiederholbarkeit- Unsicherheit
Zeitintervall	1 Hz bis 67 GHz		$\sqrt{(1 \cdot 10^{-10} \cdot f)^2 + U_{REP}^2}$	t: Messwert
	1 · 10 ⁻⁹ s bis 1,8 · 10 ⁺⁵ s		$\sqrt{1 \text{ ns}^2 + (1 \cdot 10^{-10} \cdot t)^2 + U_{REP}^2}$	

²⁾ Bei der Verwendung anderer Konnektorsysteme nimmt die Messunsicherheit zu.

³⁾ K: Unsicherheit beinhaltet typische Störeinflüsse bis zu Trägerfrequenzen von 3 GHz. Für Trägerfrequenzen ab 3 GHz sind Störeinflüsse, wie z.B. Störhub, abhängig vom Messobjekt, zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Verwendete Abkürzungen:

CISPR	Comité international spécial des perturbations radioélectriques
CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.